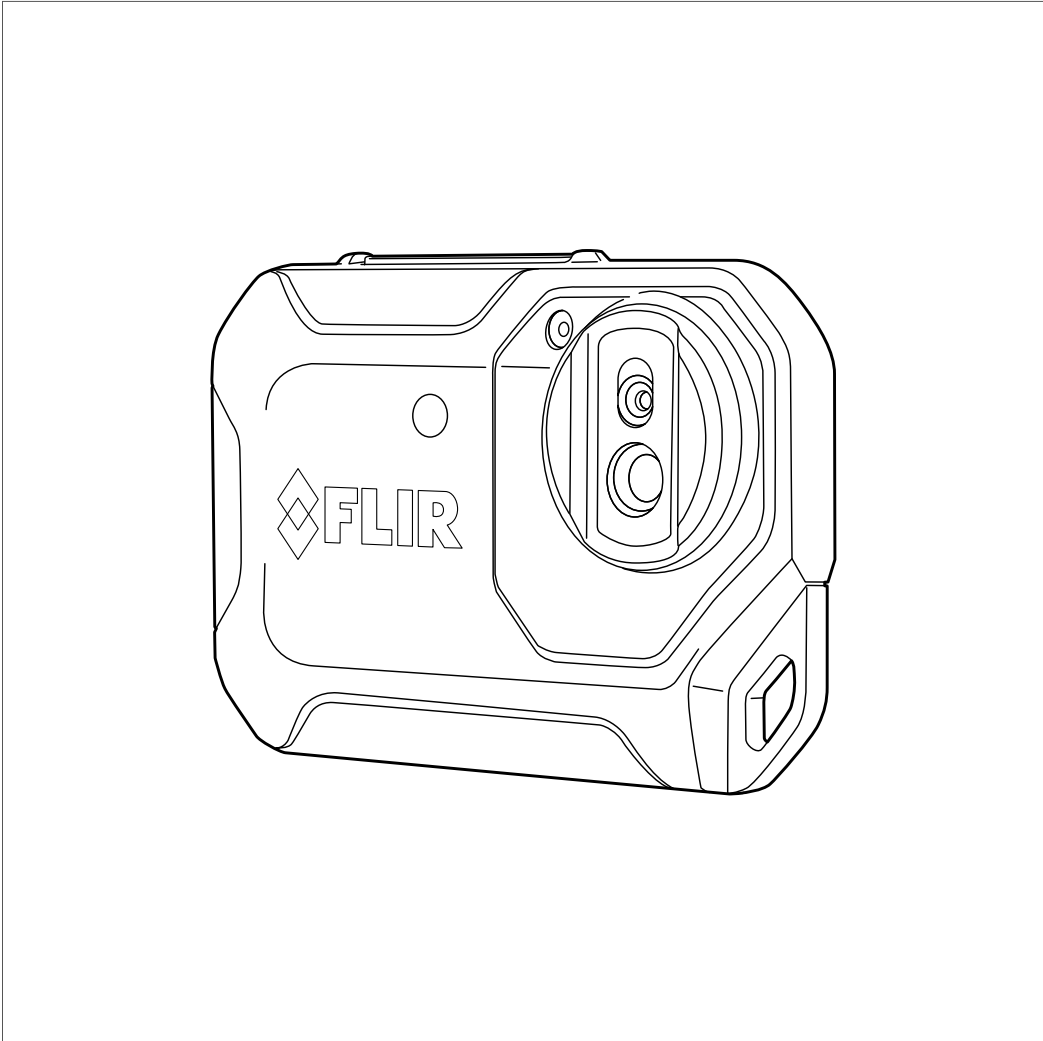




# 用户手册 FLIR Cx 系列







---

# 用户手册

## FLIR Cx 系列





# 目录

---

<b>1</b>	<b>免责声明</b>	<b>1</b>
1.1	法律免责声明	1
1.2	使用情况统计	1
1.3	更改注册表	1
1.4	美国政府法规	1
1.5	版权	1
1.6	质量保证	1
1.7	专利	1
1.8	EULA Terms	1
1.9	EULA Terms	1
<b>2</b>	<b>安全信息</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>用户须知</b>	<b>5</b>
3.1	用户交流论坛	5
3.2	校准	5
3.3	精确度	5
3.4	电子废弃物的处理	5
3.5	培训	5
3.6	文档更新	5
3.7	关于本手册的重要说明	5
3.8	权威版本说明	6
<b>4</b>	<b>客户服务</b>	<b>7</b>
4.1	一般	7
4.2	提交问题	7
4.3	下载	8
<b>5</b>	<b>快速入门指南</b>	<b>9</b>
5.1	步骤	9
<b>6</b>	<b>说明</b>	<b>10</b>
6.1	前视图	10
6.2	后视图	10
6.3	接头	11
6.4	屏幕元素	11
6.5	自动定位	11
6.6	在菜单系统中定位	12
<b>7</b>	<b>操作</b>	<b>13</b>
7.1	为电池充电	13
7.2	打开和关闭热像仪	13
7.3	保存图像	13
7.3.1	一般	13
7.3.2	图像容量	13
7.3.3	命名规则	13
7.3.4	步骤	13
7.4	重新调用图像	13
7.4.1	一般	13
7.4.2	步骤	13
7.5	删除图像	14
7.5.1	一般	14
7.5.2	步骤	14
7.6	删除所有图像	14
7.6.1	一般	14
7.6.2	步骤	14
7.7	使用点测表测量温度	14
7.7.1	一般	14
7.8	隐藏测量工具	15
7.8.1	步骤	15

---

7.9	更改调色板.....	15
7.9.1	一般.....	15
7.9.2	步骤.....	15
7.10	更改图像模式.....	15
7.10.1	一般.....	15
7.10.2	步骤.....	16
7.11	更改温标模式.....	16
7.11.1	一般.....	16
7.11.2	何时使用锁定模式.....	16
7.11.3	步骤.....	17
7.12	设置辐射率.....	17
7.12.1	一般.....	17
7.12.2	步骤.....	17
7.13	更改反射表观温度.....	17
7.13.1	一般.....	17
7.13.2	步骤.....	17
7.14	更改距离.....	18
7.14.1	一般.....	18
7.14.2	步骤.....	18
7.15	执行非均一化校正.....	18
7.15.1	什么是非均一化校正？.....	18
7.15.2	何时执行非均一化校正.....	18
7.15.3	步骤.....	18
7.16	使用热像仪灯.....	18
7.16.1	一般.....	18
7.16.2	步骤.....	18
7.17	配置 Wi-Fi.....	19
7.17.1	设置点对点连接（最经常使用）.....	19
7.17.2	将热像仪连接到无线局域网（不经常使用）.....	19
7.18	更改设置.....	19
7.18.1	一般.....	19
7.18.2	步骤.....	20
7.19	更新热像仪.....	21
7.19.1	一般.....	21
7.19.2	步骤.....	21
<b>8</b>	<b>技术数据.....</b>	<b>22</b>
8.1	在线视场角计算器.....	22
8.2	技术数据说明.....	22
8.3	权威版本说明.....	22
8.4	FLIR C2.....	23
8.5	FLIR C2 Educational Kit.....	26
8.6	FLIR C3 (incl. Wi-Fi).....	29
8.7	FLIR C3 (incl. Wi-Fi) Educational Kit.....	32
<b>9</b>	<b>机械图纸.....</b>	<b>36</b>
<b>10</b>	<b>CE 符合性声明.....</b>	<b>40</b>
<b>11</b>	<b>清洁热像仪.....</b>	<b>42</b>
11.1	热像仪的外壳、线缆及其他部件.....	42
11.1.1	液体.....	42
11.1.2	设备.....	42
11.1.3	步骤.....	42
11.2	红外镜头.....	42
11.2.1	液体.....	42
11.2.2	设备.....	42
11.2.3	步骤.....	42

<b>12</b>	<b>应用案例</b> .....	<b>43</b>
12.1	潮气和水渍损害 .....	43
12.1.1	一般 .....	43
12.1.2	图 .....	43
12.2	插座接触不良 .....	43
12.2.1	一般 .....	43
12.2.2	图 .....	43
12.3	插座被氧化 .....	44
12.3.1	一般 .....	44
12.3.2	图 .....	44
12.4	保温缺陷 .....	45
12.4.1	一般 .....	45
12.4.2	图 .....	45
12.5	气流 .....	45
12.5.1	一般 .....	45
12.5.2	图 .....	45
<b>13</b>	<b>关于 FLIR Systems</b> .....	<b>47</b>
13.1	这不仅仅是红外热像仪 .....	48
13.2	分享我们的知识 .....	48
13.3	客户支持 .....	48
<b>14</b>	<b>术语、定律和定义</b> .....	<b>49</b>
<b>15</b>	<b>热像仪测量技巧</b> .....	<b>50</b>
15.1	简介 .....	50
15.2	辐射率 .....	50
15.2.1	测出样本的发射率 .....	50
15.3	反射表象温度 .....	52
15.4	距离 .....	52
15.5	相对湿度 .....	53
15.6	其它参数 .....	53
<b>16</b>	<b>关于校准</b> .....	<b>54</b>
16.1	简介 .....	54
16.2	定义 - 什么是校准? .....	54
16.3	FLIR Systems的热像仪校准 .....	54
16.4	用户校准与FLIR Systems直接校准之间的差异 .....	54
16.5	校准、验证和调整 .....	55
16.6	非均一化校正 .....	55
16.7	热成像图调整 (热调谐) .....	55
<b>17</b>	<b>红外技术发展史</b> .....	<b>56</b>
<b>18</b>	<b>热像仪的原理</b> .....	<b>59</b>
18.1	简介 .....	59
18.2	电磁波谱 .....	59
18.3	黑体辐射 .....	59
18.3.1	普朗克定律 .....	60
18.3.2	维恩位移定律 .....	61
18.3.3	史蒂芬-玻尔兹曼定律 .....	62
18.3.4	非黑体辐射源 .....	62
18.4	红外线半透明材料 .....	64
<b>19</b>	<b>测量公式</b> .....	<b>65</b>
<b>20</b>	<b>辐射率表</b> .....	<b>68</b>
20.1	参考材料 .....	68
20.2	辐射率表 .....	68





### 1.1 法律免责声明

由 FLIR Systems 制造的所有产品，从最初购买的交付之日起，如果存在原材料和生产工艺上的缺陷，都有一 (1) 年的保修期，前提是此类产品须在正常存放、使用和维修条件下并按照 FLIR Systems 的说明进行操作。

由 FLIR Systems 制造的非冷却手持红外热像仪，从最初购买的交付之日起，如果存在原材料和生产工艺上的缺陷，都有两 (2) 年的保修期，前提是此类产品须在正常存放、使用和维修条件下并按照 FLIR Systems 的说明进行操作，并且热像仪在最初购买之日起 60 天内注册。

由 FLIR Systems 制造的非冷却手持红外热像仪的探测器，从最初购买的交付之日起，如果存在原材料和生产工艺上的缺陷，都有十 (10) 年的保修期，前提是此类产品须在正常存放、使用和维修条件下并按照 FLIR Systems 的说明进行操作，并且热像仪在最初购买之日起 60 天内注册。

非由 FLIR Systems 制造，但包含在 FLIR Systems 出售给原购人的系统中的产品，仅由特定供应商提供保修 (如果有)，FLIR Systems 不对此类产品承担任何责任。

本保修仅提供给原购人而不可转让。本保修不适用于任何因误用、疏忽、事故或异常操作条件而受损的产品。消耗件不在本保修范围之列。

本保修范围内的产品如出现任何缺陷，将不得继续使用，以防进一步损坏。购买人须立即向 FLIR Systems 报告任何缺陷，否则本保修将不适用。

FLIR Systems 如在检查后证明该产品确属材料或制造缺陷，可自行决定免费维修或替换任何此类缺陷产品，条件是该产品须在上述一年期限内退回给 FLIR Systems。

FLIR Systems 无义务或责任承担任何上述之外的缺陷。

本产品免于任何其他明示或暗示的保证。FLIR Systems 特此声明不做任何有关特定用途适用性和适用性的暗示保证。

FLIR Systems 不对基于合同、民事或任何其他法律理论的任何直接、间接、特殊、意外或后果性损失或损害负责。

本保修条款适用瑞典法律的有关规定。

由本保修条款引发或与之相关的任何纠纷、争议或索赔，均应依照斯德哥尔摩商会仲裁院规则，通过仲裁方式予以最终解决。仲裁地点应为斯德哥尔摩。仲裁程序将要使用的语言应为英语。

### 1.2 使用情况统计

FLIR Systems 保留收集匿名使用情况统计信息的权利，以帮助保持并改善所提供软件和服务的质量。

### 1.3 更改注册表

注册表项 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel 将在如下条件时自动更改为级别 2：FLIR Camera Monitor 服务检测到通过 USB 线缆连接到计算机的 FLIR 热像仪。只有当热像仪设备实施了支持网络登录的远程网络服务时才会执行这一修改。

### 1.4 美国政府法规

本产品可能受美国出口法律法规约束。如有问题，请发送至 [exportquestions@flir.com](mailto:exportquestions@flir.com)。

### 1.5 版权

© 2016, FLIR Systems, Inc. 在全球范围内保留所有权利。未经 FLIR Systems 事先书面许可，不得以任何形式或电子、电磁、光学、人工或其他任何方式对本软件的任何部分 (包括源代码) 进行复制、传输、转录或翻译或任何一种语言或计算机语言。

未经 FLIR Systems 的事先书面同意，文档的全部或部分不得复制、影印、翻印、翻译或传输到任何可读电子介质或机器上。

此处产品上显示的名称和标志是 FLIR Systems 和 (或) 其附属公司的注册商标或商标。此处引用的所有其他商标、商品名称或公司名称仅用于标识目的，是其各自所有者的财产。

### 1.6 质量保证

研发和生产这些产品的质量管理系统已按照 ISO 9001 标准获得了认证。

FLIR Systems 致力于持续开发的政策，因而我们保留未经事先通知而对任何产品进行修改或改进的权利。

### 1.7 专利

000439161; 000653423; 000726344; 000859020; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002021543-0002; 002058180; 002249953; 002531178; 002816785; 002816793; 011200326; 014347553; 057692; 061609; 07002405; 100414275; 101796816; 101796817; 101796818; 102334141; 1062100; 11063060001; 11517895; 1226865; 12300216; 12300224; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 17399650; 1880950; 1886650; 2007301511414; 2007303395047; 2008301285812; 2009301900619; 20100060357; 2010301761271; 2010301761303; 2010301761572; 2010305959313; 2011304423549; 2012304717443; 2012306207318; 201330267195; 2015202354035; 2015304259171; 204465713; 204967995; 2106017;










2107799; 2115696; 2172004; 2315433; 2381417; 2794760001; 3006596; 3006597; 303330211; 4358936; 483782; 484155; 4889913; 4937897; 4995790001; 5177595; 540838; 579475; 584755; 599392; 60122153; 6020040116815; 6020060065000; 6020080347796; 6020110003453; 615113; 615116; 664580; 664581; 665004; 665440; 67023029; 6707044; 677298; 68657; 69036179; 70022216; 70028915; 70028923; 70057990; 7034300; 710424; 7110035; 7154093; 7157705; 718801; 723605; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 734803; 7544944; 7606484; 7634157; 7667196; 7809258; 7826736; 8018649; 8153971; 8212210; 8289372; 8340414; 8354639; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; 8823803; 8853631; 8933403; 9171361; 9191583; 9279726; 9280812; 9338352; 9423940; 9471970; 9595087; D549758.













### 1.8 EULA Terms











- You have acquired a device ("INFRARED CAMERA") that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. THE SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.
- IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).
- GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
  - You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
  - NOT FAULT TOLERANT.** THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
  - NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE.** THE SOFTWARE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS.
  - No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.\$250.00).
  - Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.** You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
  - SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS.** You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
  - EXPORT RESTRICTIONS.** You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

### 1.9 EULA Terms

Qt4 Core and Qt4 GUI. Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Systems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License, <http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html>. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be requested from FLIR Systems AB.

 警告
<p>适用性：Class B 数字设备。</p> <p>经测试证明，本设备符合 FCC 规则第 15 章对于 Class B 数字设备的限制。这些限制旨在防止对民用安装造成有害的干扰。如果不严格按照说明安装和使用，该设备会生成、使用并发出无线电频率能量，可能对无线电通讯造成有害的干扰。但是，不能保证在每个具体安装实例中不发生干扰现象。如果该设备的确对无线电或电视机信号接收造成有害的干扰（可通过打开或关闭设备来判断），用户可以通过以下一种或多种方法来排除干扰：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 调整接收天线的方向或位置。</li> <li>• 加大设备和接收器的距离。</li> <li>• 不要将设备连接到和接收器置于同一电路中的插座上。</li> <li>• 请向零售商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。</li> </ul>
 警告
<p>适用性：符合 15.19/RSS-210 的数字设备。</p> <p>警告：本设备符合 FCC 规则第 15 章和加拿大工业部 RSS-210 认证。操作应符合下列两个条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本设备不会造成有害干扰，以及</li> <li>2. 本设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。</li> </ol>
 警告
<p>适用性：符合 15.21 的数字设备。</p> <p>警告：未经 FLIR Systems 明确批准而擅自更改或改装本设备，可能会导致操作本设备的 FCC 授权无效。</p>
 警告
<p>适用性：符合 2.1091/2.1093/OET Bulletin 65 的数字设备。</p> <p>射频辐射暴露信息：本设备的辐射输出功率低于 FCC/IC 射频暴露限制。然而，应在正常工作期间将人体接触的可能性降到最低的方式使用本设备。</p>
 警告
<p>适用性：使用一块或多块电池的热像仪。</p> <p>切勿拆卸或改动电池。电池包含安全保护装置，如发生损坏，则可能会导致电池变热或引发爆炸或起火。</p>
 警告
<p>适用性：使用一块或多块电池的热像仪。</p> <p>如果电池发生泄漏，电解液进入眼睛，请不要揉擦。应用清水清洗眼睛，并立即就医。否则，电池液会伤害眼睛。</p>
 警告
<p>适用性：使用一块或多块电池的热像仪。</p> <p>若电池未能在指定充电时间内充满电，切勿继续充电。如果继续充电，电池会变热并引发爆炸或起火。造成人身伤害。</p>
 警告
<p>适用性：使用一块或多块电池的热像仪。</p> <p>仅使用正确的设备对电池进行放电。如不使用正确的设备，则会降低电池的性能或缩短其使用寿命；使电池中产生不正常的电流。这会导致电池变热，或者引发爆炸。可能造成人身伤害。</p>
 警告
<p>使用清洁液前，确保您阅读了所有适用的材料安全数据表 (MSDS) 以及容器上的警告标签。清洁液可能存在危险。可能造成人身伤害。</p>

 小心
无论是否有镜头盖，都不要将红外热像仪对向强能源（例如，有激光辐射的设备）或太阳。这可能会对热像仪的精确度产生不利影响。此外，可能还会损坏热像仪的探测器。
 小心
除非用户文档或技术数据另行规定，否则切勿在超过 +50°C 的高温下使用热像仪。高温可能会损坏热像仪。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿将电池直接连接到汽车的点烟器插座上，除非 FLIR Systems 提供可将电池连接到点烟器插座上的特定适配器。可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿用金属物体（如导线）将电池的正负极相连。可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿让电池沾水（或盐水）或将电池弄湿。可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿用物体在电池上打孔。可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿用锤子敲击电池。可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿用脚踩踏，也不要撞击或晃动电池。可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿将电池放在靠近火源的地方，或直接暴露在光照下。当电池变热时，内置的安全装置将通电并停止电池充电过程。如果电池变热，安全装置可能发生损坏，从而导致电池产生更多热量、发生损坏或起火。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿将电池放在火上烤或通过加热提高电池的温度。可能会损坏电池并造成人身伤害。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿将电池放在火上或靠近火源、火炉或其他高温场所。可能会损坏电池并造成人身伤害。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 切勿直接在电池上进行焊接，可能会损坏电池。

 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 在电池的使用、充电或存储过程中，如电池发出异味、变热、变色/变形或者处于异常条件时，请勿使用此电池。如发生上述一种或多种问题，请与销售办事处联系。可能会损坏电池并造成人身伤害。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 电池充电时，请仅使用特定的电池充电器。否则，可能会损坏电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 请为热像仪使用指定的电池，否则可能导致损坏热像仪和电池。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 充电的温度范围是从 $\pm 0^{\circ}\text{C}$ 到 $+45^{\circ}\text{C}$ 。如果在此范围之外的温度对电池充电，可能导致电池发烫或爆裂。还可能降低电池的性能或缩短电池的使用寿命。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 电池放电的温度范围为 $-15^{\circ}\text{C}$ 到 $+50^{\circ}\text{C}$ ，除非用户文档或技术数据另行规定。如果在此温度范围之外使用电池，则可能会降低电池的性能或缩短其使用寿命。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 当电池破损时，在丢弃前用胶带或同等材料将两极绝缘。否则，可能会损坏电池并造成人身伤害。
 小心
适用性：使用一块或多块电池的热像仪。 安装电池之前，需擦除电池上的水或潮气。否则，可能会损坏电池。
 小心
切勿将溶液或同等液体撒到热像仪、线缆或其他部件上。否则，可能会损坏电池并造成人身伤害。
 小心
清洁红外镜头时，务必小心。镜头带有防反射涂层，易于破坏。因而，可能损坏红外镜头。
 小心
清洁红外镜头时，切勿用力过度。这可能会损坏防反射涂层。

**注意** 仅当热像仪上的所有开口都用合适的盖子、舱盖或盖帽密封时，才能达到适当的密封级别。这包括数据存储舱、电池盒和接口盒。

## 3.1 用户交流论坛

在我们的用户论坛上与世界各地的热成像同行交流思想、问题和红外解决方案。要转至论坛，请访问：

<http://forum.infraredtraining.com/>

## 3.2 校准

我们建议您每年将热像仪送回校准一次。请与您当地的销售部门联系，以了解将热像仪送往何处进行维修的指示。

## 3.3 精确度

为获取非常精确的结果，我们建议您在打开热像仪之后，等待 5 分钟再开始测量温度。

## 3.4 电子废弃物的处理



与多数电子产品一样，此设备必须按照关于电子废弃物的现有法规以环保的方式进行处理。

请与您的 FLIR Systems 代表联系了解详情。

## 3.5 培训

要阅读红外培训，请访问：

- <http://www.infraredtraining.com>
- <http://www.irtraining.com>
- <http://www.irtraining.eu>

## 3.6 文档更新

我们的手册每年会更新多次，并且我们还定期发布产品关键的更改通知。

要查看最新的手册、手册翻译本和通知，请转至 Download 选项卡，网址为：

<http://support.flir.com>

联机注册只需几分钟即可完成。在下载区中，您还将找到我们其他产品的最新版手册，以及我们的旧产品与过时产品的手册。

## 3.7 关于本手册的重要说明

FLIR Systems 发布的通用手册涵盖一个型号产品线中的若干热像仪。

这意味着本手册可能包含不适用于您特定热像仪型号的说明和解释。

### 3.8 权威版本说明

本文档的权威版本为英语版。如因翻译错误产生分歧，以英语版为准。  
以后如有更改，将首先更改英文版本。

## FLIR Customer Support Center

Home Answers Ask a Question Product Registration Downloads My Stuff Service

## FLIR Customer support

Get the most out of your FLIR products

Get Support for Your FLIR Products

Welcome to the FLIR Customer Support Center. This portal will help you as a FLIR customer to get the most out of your FLIR products. The portal gives you access to:

- The FLIR Knowledgebase
- Ask our support team (requires registration)
- Software and documentation (requires registration)
- FLIR service contacts












**Find Answers**  
We store all resolved problems in our solution database. Search by product, category, keywords, or phrases.

Search by Keyword



[Search All Answers](#)

[See All Popular Answers](#)

To find a datasheet for a current product, click on a picture.  
To find a datasheet for a legacy product, click [here](#).

 FLIR Ex	 FLIR Exx	 FLIR Kxx	 FLIR T4xx	 FLIR T6xx	 FLIR G3xx
 ThermaCAM™ GasFindIR	 FLIR GF3xx	 FLIR AX	 FLIR Ax5	 FLIR A3xx	<a href="#">More...</a>

**Product catalog**  
Please right-click the links below and select Save Target As... to save the file.

	US Letter (28 Mb) A4 (27.4 Mb)	<b>Accessories</b> 
---	-----------------------------------	---

[Important legal disclaimer, dangers, warnings, and cautions](#)

## 4.1 一般

有关客户服务的信息，请访问：

<http://support.flir.com>

## 4.2 提交问题

要向客户服务小组提交问题，您必须是注册用户。在线注册只需几分钟即可完成。如果您只想搜索现有的问题解答知识库，则无需成为注册用户。

要提交问题时，请确保手头有下列信息：

- 热像仪型号
- 热像仪的序列号
- 热像仪和设备（例如 SD 卡读取器、HDMI、Ethernet、USB 或 FireWire）之间的通信协议或方法
- 设备类型（PC/Mac/iPhone/iPad/Android 设备等）
- 任意版本的 FLIR Systems 程序
- 手册的全名、出版号和修订号

## 4.3 下载


您还可以在客户帮助站点下载以下与本产品对应的内容：

- 红外热像仪的固件更新。
- PC/Mac 软件的程序更新。
- PC/Mac 软件的免费版和评估版。
- 适用于当前产品、过时产品和历史产品的用户文档。
- 机械图纸（\*.dxf 和 \*.pdf 格式）。
- Cad 数据模型（\*.stp 格式）。
- 应用案例。
- 技术数据表。
- 产品目录。



## 5.1 步骤

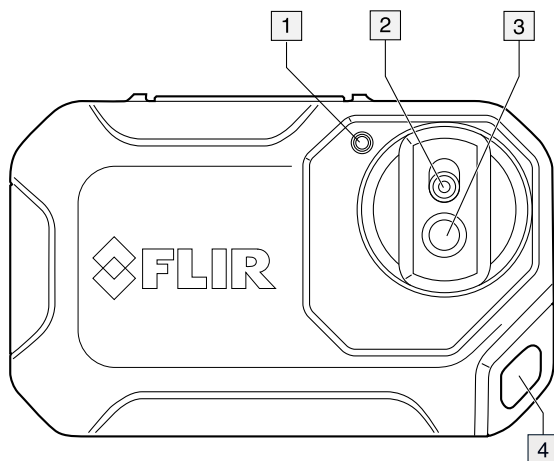
请遵循以下步骤：

1. 使用 FLIR 电源对电池充电大约 1.5 小时。
2. 按开/关按钮  打开热像仪。
3. 将热像仪对准目标对象。
4. 按“保存”按钮保存图像。

( 可选步骤 )

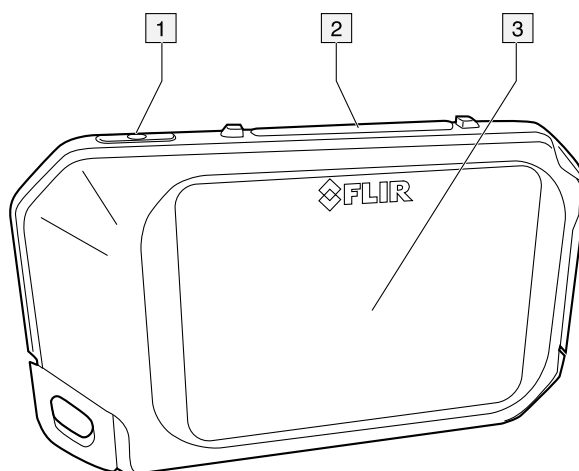
5. 下载 FLIR Tools 地址 <http://support.flir.com/tools>。
6. 在计算机上安装 FLIR Tools。
7. 启动 FLIR Tools。
8. 使用 USB 线缆将热像仪连接到计算机。
9. 将图像导入 FLIR Tools。
10. 在 FLIR Tools 中创建 PDF 报告。

### 6.1 前视图



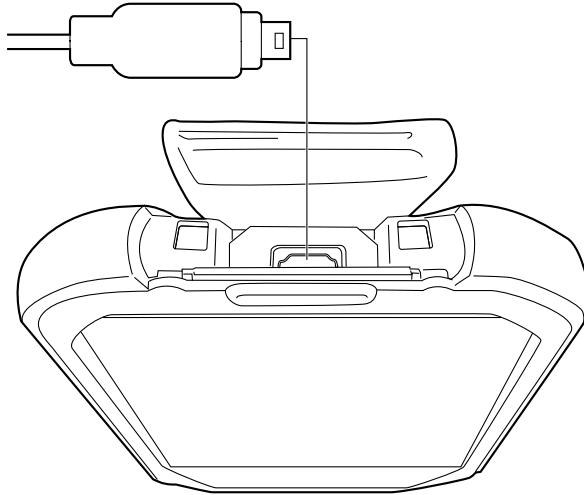
1. 热像仪灯。
2. 数码相机镜头。
3. 红外镜头。
4. 连接点。

### 6.2 后视图



1. 开关按钮。
2. 保存按钮。
3. 热像仪屏幕。

## 6.3 接头

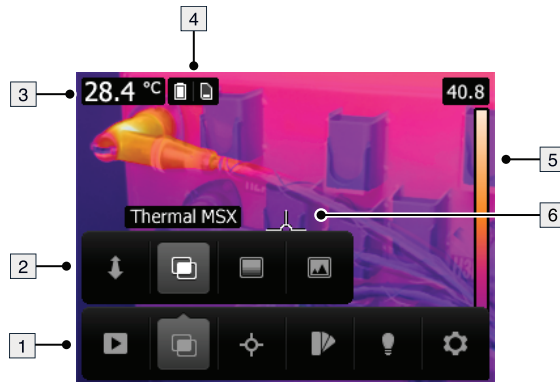


此 USB Micro-B 接口的用途如下：

- 使用 FLIR 电源为电池充电。
- 将图像从热像仪移动至计算机，以便在 FLIR Tools 中进行进一步分析。

**注意** 移动图像之前在计算机上安装 FLIR Tools。

## 6.4 屏幕元素



1. 主菜单工具栏。
2. 子菜单工具栏。
3. 结果表。
4. 状态图标。
5. 温标。
6. 测温点。

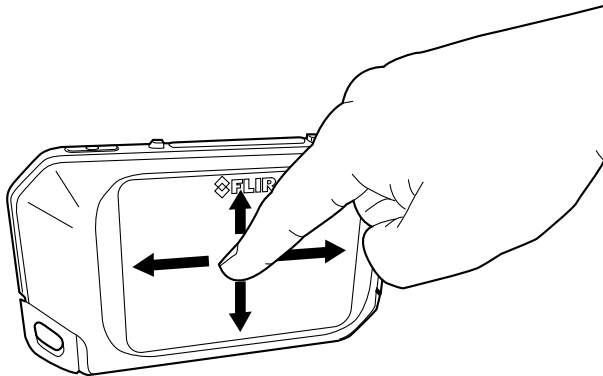
## 6.5 自动定位

热像仪具有自动定位功能，这意味着热像仪可自动将显示屏上的测量信息调整到热像仪的垂直或水平位置。

**注意** 自动定位功能通过一个设置启用。选择选项 > 设备设置 > 自动定位 > 开启。

---

## 6.6 在菜单系统中定位



热像仪配有一个触摸屏。您可以使用食指或为电容式触摸屏专门设计的手写笔来浏览菜单系统。

点按热像仪屏幕以显示菜单系统。

## 7.1 为电池充电






警告

确保在设备附近安装插座，方便使用。

请遵循以下步骤：

1. 将 FLIR 电源连接到壁装电源插座。
2. 连接电源线与热像仪上的 USB 接头。

## 7.2 打开和关闭热像仪

- 按开/关按钮  打开热像仪。
- 按住开/关按钮 ，直到屏幕关闭（不到 5 秒），使热像仪进入待机模式。2 小时后，热像仪自动关闭。
- 按住开/关按钮  超过 5 秒即可关闭热像仪。

## 7.3 保存图像

### 7.3.1 一般

您可以将图像保存到热像仪内部存储器中。

热像仪会同时保存热成像和可见光图像。

### 7.3.2 图像容量

热像仪内部存储器可保存约 500 张图像。

### 7.3.3 命名规则

图像的命名规则为 *FLIRxxxx.jpg*，其中 *xxxx* 是唯一计数器。

### 7.3.4 步骤

请遵循以下步骤：

1. 要保存图像，请按下“保存”按钮。




## 7.4 重新调用图像

### 7.4.1 一般







当您保存图像时，图像存储在热像仪内部存储器上。要再次显示此图像，您可以从热像仪内部存储器中将其重新调用。

### 7.4.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点触热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择图像 。这将显示图像归档中的图像。
3. 要查看前一幅或后一幅图像，请执行下列操作之一：
  - 向左或向右滑动
  - 点按左箭头  或右箭头 。
4. 要在热成像与可见光图像之间进行切换，请向上或向下滑动。

5. 点按热像仪屏幕。这将显示一个工具栏。

- 选择全屏  或退出全屏  可在全屏与正常视图之间进行切换。
- 选择缩略图  可显示缩略图概览。要在缩略图之间滚动，请向上/向下滑动。要显示图像，请点按其缩略图。
- 选择删除  可删除图像。
- 选择信息  以显示有关图像的信息。
- 选择摄像头  可返回实时模式。






## 7.5 删除图像

### 7.5.1 一般

您可从热像仪内部存储器中删除图像。

### 7.5.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择图像 。这将显示图像归档中的图像。
3. 要显示前一幅或后一幅图像，请执行下列操作之一：
  - 向左或向右滑动
  - 点按左箭头  或右箭头 。
4. 显示要删除的图像时，点按热像仪屏幕。这将显示一个工具栏。
5. 在工具栏上，选择删除 。这将显示一个对话框。
6. 在对话框中，选择删除。
7. 要返回到实时模式，请点按热像仪屏幕并选择摄像头 。



## 7.6 删除所有图像

### 7.6.1 一般

您可从热像仪内部存储器中删除所有图像。

### 7.6.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 在对话框中，选择设备设置。这将显示一个对话框。
4. 在对话框中，选择重置选项。这将显示一个对话框。
5. 在对话框中，选择删除所有已保存的图像。这将显示一个对话框。
6. 在对话框中，选择删除。
7. 要返回到实时模式，请重复点按左上箭头 。您还可以按“保存”按钮一次。



## 7.7 使用点测表测量温度

### 7.7.1 一般

您可以使用点测表测量温度。这会将点测表位置处的温度显示在屏幕上。

### 7.7.1.1 步骤

请遵循以下步骤：



1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择测量 。这将显示一个子菜单工具栏。
3. 在子菜单工具栏上，选择中心点 。

点测表位置处的温度现在将显示在屏幕的左上角。

## 7.8 隐藏测量工具

### 7.8.1 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择测量 。这将显示一个子菜单工具栏。
3. 在子菜单工具栏上，选择未测量 。


## 7.9 更改调色板

### 7.9.1 一般

您可以更改热像仪用来显示不同温度的颜色调色板。使用不同的调色板可以让分析图像更为容易。

### 7.9.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择颜色 。这将显示一个子菜单工具栏。
3. 在子菜单工具栏上，选择调色板的类型：
  - 铁红色。
  - 彩虹。
  - 彩虹高对比度。
  - 灰色。

## 7.10 更改图像模式

### 7.10.1 一般

热像仪将同时捕获热像和可见光图像。通过选择图像模式，您可以选择在屏幕上显示哪种类型的图像。

热像仪支持以下图像模式：

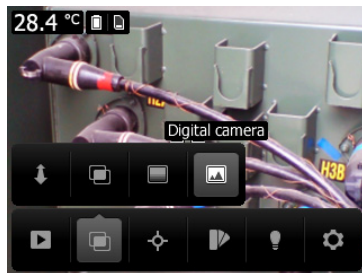
- **MSX (多波段动态成像)**：热像仪可显示红外图像，并使用可见光图像细节对目标的边界进行增强。



- 热成像：热像仪可显示完整红外图像。








- 数码相机：热像仪仅显示数码摄像头拍摄的可见光图像。



要显示良好的融合图像（MSX 模式），热像仪必须进行调以补偿数码相机镜头与红外镜头之间的微小位置差异。要精确调整图像，热像仪需要对齐距离（即，与对象之间的距离）。

### 7.10.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择图像模式 。这将显示一个子菜单工具栏。
3. 在子菜单工具栏上，选择下列模式之一：
  - MSX 。
  - 热成像 。
  - 数码相机 。
4. 如果选择了 MSX 模式，还请通过执行下列操作来设置与对象之间的距离：
  - 在子菜单工具栏上，选择对齐距离 。这将显示一个对话框。
  - 在对话框中，选择与对象之间的距离。

## 7.11 更改温标模式

### 7.11.1 一般

热像仪可在两种不同的温标模式下进行操作：

- 自动模式：在该模式下，热像仪会连续自动进行调整，以达到最佳的图像亮度和对比度。
- 锁定模式：在该模式下，热像仪会锁定温度跨度和温度级别。

### 7.11.2 何时使用锁定模式

使用锁定模式的一种典型情况是寻找具有相似设计或构造的两个物体的温度异常时。



例如，您有两条电缆，并且怀疑其中一条过热。当热像仪处于自动模式时，将热像仪正对着具有正常温度的电缆，然后激活锁定模式。当您随后在锁定模式下将热像仪正对着怀疑过热的电缆时，如果该电缆的温度高于第一条电缆，它会以较浅的颜色显示在热成像中。

如果您改用自动模式，则这两项可能会显示相同颜色（无论其温度是否不同）。

### 7.11.3 步骤

要在自动模式与锁定模式之间切换，请点按温标中的顶部或底部温度。

一个灰色的挂锁图标标示锁定模式处于活动状态。

## 7.12 设置辐射率

### 7.12.1 一般

要准确测量温度，热像仪必须知道所测量表面的类型。您可在以下表面属性中进行选择：



- 亚光。
- 半毛面。
- 半光亮。

作为替代方法，您可以设置自定义辐射率值。

关于辐射率的详细信息，请参见15 热像仪测量技巧，页面 50一节。

### 7.12.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 在对话框中，选择测量参数。这将显示一个对话框。
4. 在对话框中，选择辐射率。这将显示一个对话框。
5. 在对话框中，选择下列属性之一：
  - 亚光。
  - 半毛面。
  - 半光亮。
  - 自定义值。这将显示一个对话框，您可以在其中设置一个值。
6. 要返回到实时模式，请重复点按左上箭头 。您还可以按“保存”按钮一次。

## 7.13 更改反射表观温度



### 7.13.1 一般

此参数用于补偿该对象反射的辐射。如果辐射率低并且对象温度与反射温度明显不同，则正确设置反射表观温度并对其进行适当补偿将非常重要。

有关反射表观温度的更多信息，请参阅章节15 热像仪测量技巧，页面 50。

### 7.13.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 在对话框中，选择 *Measurement parameters*。将显示一个对话框。
4. 在对话框中，选择反射温度。这将显示一个对话框，您可以在其中设置一个值。
5. 要返回到实时模式，请重复点按左上箭头 。您还可以按“保存”按钮一次。

---

## 7.14 更改距离

### 7.14.1 一般



这里的距离指的是对象与照相机前镜头之间的距离。这一参数用于补偿以下两种情况：

- 来自目标的辐射中被对象和照相机之间的大气所吸收辐射部分。
- 来自大气本身并被照相机所检测到的辐射。

有关详细信息，请参阅章节15 热像仪测量技巧，页面 50。

### 7.14.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 在对话框中，选择 *Measurement parameters*。这将显示一个对话框。
4. 在对话框中，选择距离。这将显示一个对话框，您可以在其中设置一个值。
5. 要返回到实时模式，请重复点按左上箭头 。您还可以按“保存”按钮一次。

## 7.15 执行非均一化校正

### 7.15.1 什么是非均一化校正？

非均一化校正（或 NUC）是通过热像仪软件执行的图像校正，可针对探测元件的不同灵敏度以及其他光学和几何干扰进行补偿<sup>1</sup>。

### 7.15.2 何时执行非均一化校正

每当输出图像出现空间干扰时，便执行非均一化校正。如果环境温度出现变化（例如从室内操作转入室外操作，反之亦然），输出可能会出现空间干扰。

### 7.15.3 步骤

要执行非均一化校正，请点击并按住  图标。文本正在校准... 将显示在屏幕上。


## 7.16 使用热像仪灯

### 7.16.1 一般

您可以使用热像仪灯作为手电筒，或是在拍摄图像时作为闪光。

### 7.16.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择热像仪灯 。
3. 点触以下其中一项：
  - 闪光（在拍摄图像时使用热像仪灯作为闪光）。
  - 开（打开热像仪灯，将其用作手电筒）。
  - 关（关闭热像仪灯）。

## 7.17 配置 Wi-Fi

根据您的热像仪配置，您可以利用 Wi-Fi 将热像仪连接到无线局域网 (WLAN)，或者让热像仪为其他设备提供 Wi-Fi 访问。

---


1. 来自即将发布的国际采用标准 DIN 54190-3 的定义（非破坏性测试 – 热成像测试 – 第 3 部分：术语和定义）。

您可以用两种不同的方法连接热像仪：

- 最经常使用：设置点对点连接（也称为 *ad hoc* 或 *P2P* 连接）。此方法主要用于其他设备，如 iPhone 或 iPad。
- 不经常使用：将热像仪连接到 WLAN。

#### 7.17.1 设置点对点连接（最经常使用）


请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 选择设备设置。
4. 选择 *Wi-Fi*。
5. 选择共享。
6. （可选步骤。）要显示并更改参数，请选择设置。
  - 要更改通道（热像仪正在进行广播的通道），请选择通道。
  - 要激活 WEP（加密算法），请选择 *WEP*。这样将会选中 *WEP* 复选框。
  - 更改 WEP 密码，请选择密码。

注意 这些是为您的热像仪网络设置的参数。外部设备将使用它们连接到该网络。

#### 7.17.2 将热像仪连接到无线局域网（不经常使用）

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 选择设备设置。
4. 选择 *Wi-Fi*。
5. 选择连接到网络。
6. 要显示可用网络的列表，请选择网络。
7. 选择可用网络之一。
 

带有密码保护的网路将通过挂锁图标指明，访问这些网络时，您需要输入密码。

注意 有些网络不广播它们的存在。要连接到此类网络，请选择添加网络...，然后根据该网络手动设置所有参数。

## 7.18 更改设置

### 7.18.1 一般

可以更改热像仪的各种设置。

设置菜单包括以下选项：

- 测量参数。
- 保存选项。
- 设备设置。

#### 7.18.1.1 测量参数

- 辐射率。
- 反射温度。
- 距离。

#### 7.18.1.2 保存选项


- *Photo as separate JPEG*：选择此菜单命令后，可见光相机的数字照片将以全视角另存为独立的 JPEG 图像。如果您未使用 FLIR Tools 软件，则可能需要激活此选项。

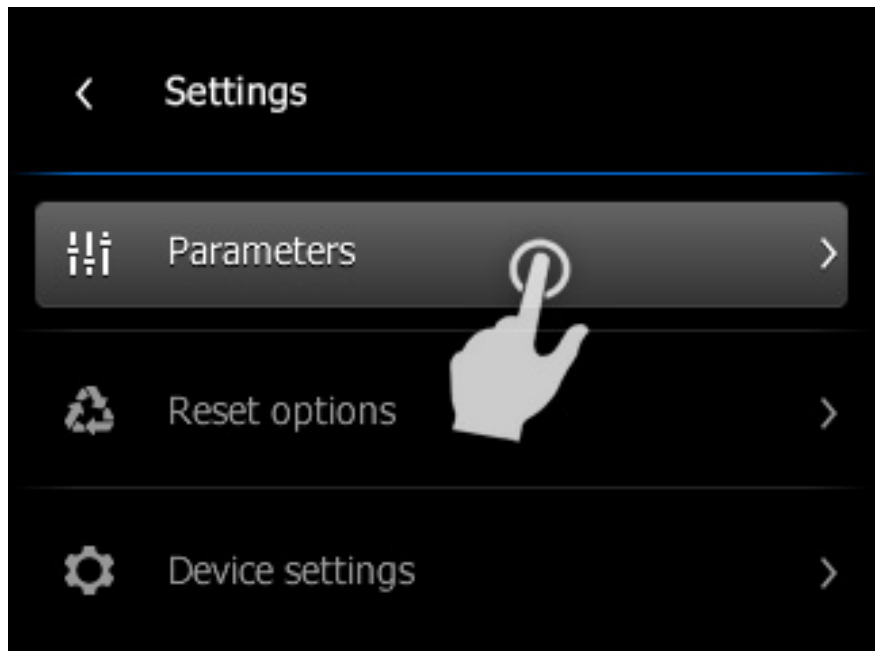
### 7.18.1.3 设备设置


- 语言、时间和单位：
  - 语言。
  - 温度单位。
  - 距离单位。
  - 日期和时间。
  - 日期和时间格式。
- 重置选项：
  - 重置默认热像仪模式。
  - 将设备设置重置为工厂默认设置。
  - 删除所有已保存的图像。
- 自动关闭电源。
- 自动定位。
- 显示屏亮度。
- 热像仪信息：此菜单命令可显示有关热像仪的各项信息，例如型号、序列号和软件版本。

### 7.18.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 点按热像仪屏幕。这将显示主菜单工具栏。
2. 选择设置 。这将显示一个对话框。
3. 在对话框中，点按要更改的设置。



4. 要返回到实时模式，请重复点按左上箭头 。您还可以按“保存”按钮一次。

## 7.19 更新热像仪

### 7.19.1 一般

要利用我们最新的热像仪固件，您需要保持热像仪更新到最新状态。您可以使用 FLIR Tools 更新热像仪。

---

### 7.19.2 步骤

请遵循以下步骤：

1. 启动 FLIR Tools。
2. 启动热像仪。
3. 使用 USB 线缆将热像仪连接到计算机。
4. FLIR Tools 会在识别了热像仪时显示欢迎屏幕。在欢迎屏幕上，单击检查更新。

您还可以在 FLIR Tools 中的帮助菜单中单击检查更新。

5. 遵照屏幕上的说明进行操作。

## 目录

8.1	在线视场角计算器 .....	22
8.2	技术数据说明 .....	22
8.3	权威版本说明 .....	22
8.4	FLIR C2 .....	23
8.5	FLIR C2 Educational Kit.....	26
8.6	FLIR C3 (incl. Wi-Fi) .....	29
8.7	FLIR C3 (incl. Wi-Fi) Educational Kit.....	32

## 8.1 在线视场角计算器

有关所有镜头-热像仪组合的视场角表，请访问 <http://support.flir.com> 并点击相应热像仪系列图片。

## 8.2 技术数据说明

FLIR Systems 保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。请查阅 <http://support.flir.com> 了解最新更改。

## 8.3 权威版本说明

本文档的权威版本为英语版。如因翻译错误产生分歧，以英语版为准。

以后如有更改，将首先更改英文版本。

## 8.4 FLIR C2

P/N: 72001-0101

Rev.: 41167

成像和光学数据	
NETD	100 mK
视场角	41° × 31°
最小焦距	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外图像：0.15 米 (0.49 英尺)</li> <li>• MSX：1.0 米 (3.3 英尺)</li> </ul>
焦距	1.54 mm (0.061 in.)
空间分辨率 (IFOV)	11 mrad
光圈值	1.1
图像刷新率	9 Hz
调焦	免对焦
探测器数据	
焦平面阵列	非制冷微量热型探测器
光谱范围	7.5-14 μm
探测器间距	17 μm
红外传感器尺寸	80 × 60
图像呈现	
显示屏 (彩色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.0 英寸</li> <li>• 320 × 240 像素</li> </ul>
显示器, 方位比率	4:3
自动定位	是
触摸屏	是, 电容式
图像调整 (对齐校准)	是
图像呈现模式	
红外图像	是
可见光图像	是
MSX	是
图库	是
测量	
对象温度范围	-10°C 到 +150°C (14 到 302°F)
精确度	额定 25°C (77°F) 时误差为 ±2°C (±3.6°F) 或 2%, 以较高者为准
测量分析	
测温点	开/关
辐射率校准	是; 毛面、半毛面或半光亮和自定义值
测量校正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 辐射率</li> <li>• 反射表观温度</li> </ul>

<b>设置</b>	
调色板	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 铁红色</li> <li>• 彩虹</li> <li>• 高彩虹</li> <li>• 灰白</li> </ul>
设置命令	单位、语言、日期和时间格式的本地转换
语言	阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语。
<b>照明灯</b>	
输出功率	0.85 W
视场角	60°
<b>服务功能</b>	
热像仪软件升级	使用 FLIR Tools
<b>图像存储</b>	
存储介质	内存存储器至少存储 500 组图像
图像文件格式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准 JPEG</li> <li>• 包含 14 位测量数据</li> </ul>
<b>视频流化</b>	
不含数据红外视频流化	是
可见光视频流化	是
<b>数码相机</b>	
数码相机	640 × 480 像素
可见光相机, 焦点	固定焦点
<b>数据通讯接口</b>	
USB, 接头类型	USB mini-B : 与 PC 来回传输数据
USB, 标准	USB 2.0
<b>电源系统</b>	
电池类型	可充电锂离子聚合物电池
电池电压	3.7 V
电池工作时间	2 小时
充电系统	在热像仪内充电
充电时间	1.5 小时
外部电源操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流适配器, 90–260 VAC 输入</li> <li>• 5 V 热像仪功率输出</li> </ul>
电源管理	自动关闭
<b>环境数据</b>	
操作温度范围	-10°C 到 +50°C ( 14 到 122°F )
存储温度范围	-40°C 到 +70°C ( -40 到 158°F )
湿度 ( 工作和存储 )	IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) /2 倍使用寿命
相对湿度	95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) 非冷凝



环境数据	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHs 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类</li> </ul>
磁场	EN 61000-4-8
电池法规	UL 1642
封装	热像仪外壳和镜头 : IP 40 (IEC 60529)
冲击	25 g (IEC 60068-2-27)
振动	2 g (IEC 60068-2-6)
物理数据	
重量 (包括电池)	0.13 kg (0.29 lb.)
尺寸 (长 × 宽 × 高)	125 × 80 × 24 毫米 (4.9 × 3.1 × 0.94 英寸)
三脚架	否
外壳材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聚碳酸酯 (PC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS), 部分覆盖磷酸三苯酯 (TPE)</li> <li>• 铝</li> </ul>
颜色	黑色和灰色
装运信息	
包装类型	硬纸板箱
内容清单	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外热像仪</li> <li>• 挂绳</li> <li>• 电源/充电器, 带有欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚适用的插头</li> <li>• 印刷文档</li> <li>• USB 线缆</li> </ul>
包装重量	0.53 kg (1.17 lb.)
包装尺寸	175 × 115 × 75 毫米 (6.9 × 4.5 × 3.0 英寸)
EAN-13	4743254001961
UPC-12	845188010614
原产地	爱沙尼亚


## 用品及附件：

- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199564; Tripod adapter
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 8.5 FLIR C2 Educational Kit

P/N: 72002-0202

Rev.: 41167

 注意	
仅教育机构有资格购买此产品。	
<b>成像和光学数据</b>	
NETD	100 mK
视场角	41° × 31°
最小焦距	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外图像：0.15 米 (0.49 英尺)</li> <li>• MSX：1.0 米 (3.3 英尺)</li> </ul>
焦距	1.54 mm (0.061 in.)
空间分辨率 (IFOV)	11 mrad
光圈值	1.1
图像刷新率	9 Hz
调焦	免对焦
<b>探测器数据</b>	
焦平面阵列	非制冷微量热型探测器
光谱范围	7.5-14 μm
探测器间距	17 μm
红外传感器尺寸	80 × 60
<b>图像呈现</b>	
显示屏 (彩色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.0 英寸</li> <li>• 320 × 240 像素</li> </ul>
显示器，方位比率	4:3
自动定位	是
触摸屏	是，电容式
图像调整 (对齐校准)	是
<b>图像呈现模式</b>	
红外图像	是
可见光图像	是
MSX	是
图库	是
<b>测量</b>	
对象温度范围	-10°C 到 +150°C (14 到 302°F)
精确度	额定 25°C (77°F) 时误差为 ±2°C (±3.6°F) 或 2%，以较高者为准
<b>测量分析</b>	
测温点	开/关
辐射率校准	是；毛面、半毛面或半光亮和自定义值
测量校正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 辐射率</li> <li>• 反射表温度</li> </ul>

<b>设置</b>	
调色板	<ul style="list-style-type: none"> <li>铁红色</li> <li>彩虹</li> <li>高彩虹</li> <li>灰白</li> </ul>
设置命令	单位、语言、日期和时间格式的本地转换
语言	阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语。
<b>照明灯</b>	
输出功率	0.85 W
视场角	60°
<b>服务功能</b>	
热像仪软件升级	使用 FLIR Tools
<b>图像存储</b>	
存储介质	内存存储器至少存储 500 组图像
图像文件格式	<ul style="list-style-type: none"> <li>标准 JPEG</li> <li>包含 14 位测量数据</li> </ul>
<b>视频流化</b>	
不含数据红外视频流化	是
可见光视频流化	是
<b>数码相机</b>	
数码相机	640 × 480 像素
可见光相机, 焦点	固定焦点
<b>数据通讯接口</b>	
USB, 接头类型	USB mini-B : 与 PC 来回传输数据
USB, 标准	USB 2.0
<b>电源系统</b>	
电池类型	可充电锂离子聚合物电池
电池电压	3.7 V
电池工作时间	2 小时
充电系统	在热像仪内充电
充电时间	1.5 小时
外部电源操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>交流适配器, 90–260 VAC 输入</li> <li>5 V 热像仪功率输出</li> </ul>
电源管理	自动关闭
<b>环境数据</b>	
操作温度范围	-10°C 到 +50°C ( 14 到 122°F )
存储温度范围	-40°C 到 +70°C ( -40 到 158°F )
湿度 ( 工作和存储 )	IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) /2 倍使用寿命
相对湿度	95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) 非冷凝

环境数据	
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHs 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类</li> </ul>
磁场	EN 61000-4-8
电池法规	UL 1642
封装	热像仪外壳和镜头 : IP 40 (IEC 60529)
冲击	25 g (IEC 60068-2-27)
振动	2 g (IEC 60068-2-6)
物理数据	
重量 (包括电池)	0.13 kg (0.29 lb.)
尺寸 (长 × 宽 × 高)	125 × 80 × 24 毫米 (4.9 × 3.1 × 0.94 英寸)
三脚架	是
外壳材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聚碳酸酯 (PC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS), 部分覆盖磷酸三苯酯 (TPE)</li> <li>• 铝</li> </ul>
颜色	黑色和灰色
装运信息	
包装类型	硬纸板箱
内容清单	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外热像仪</li> <li>• 挂绳</li> <li>• 电源/充电器, 带有欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚适用的插头</li> <li>• 印刷文档</li> <li>• 三脚架</li> <li>• FLIR C2 教育套件卡, 带有 FLIR Tools+, FLIR ResearchIR Standard (包括打印的许可证密钥) 和教育资源的下载链接。</li> <li>• USB 线缆</li> </ul>
包装重量	0.53 kg (1.17 lb.)
包装尺寸	175 × 115 × 75 毫米 (6.9 × 4.5 × 3.0 英寸)
EAN-13	4743254002067
UPC-12	845188011376
原产地	爱沙尼亚

## 用品及附件：

- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199564; Tripod adapter
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199012; FLIR ResearchIR Standard 4 (printed license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 8.6 FLIR C3 (incl. Wi-Fi)

P/N: 72003-0303

Rev.: 41167

成像和光学数据	
NETD	100 mK
视场角	41° × 31°
最小焦距	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外图像 : 0.15 米 ( 0.49 英尺 )</li> <li>• MSX : 1.0 米 ( 3.3 英尺 )</li> </ul>
焦距	1.54 mm (0.061 in.)
空间分辨率 (IFOV)	11 mrad
光圈值	1.1
图像刷新率	9 Hz
调焦	免对焦
探测器数据	
焦平面阵列	非制冷微量热型探测器
光谱范围	7.5-14 μm
探测器间距	17 μm
红外传感器尺寸	80 × 60
图像呈现	
显示屏 ( 彩色 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.0 英寸</li> <li>• 320 × 240 像素</li> </ul>
显示器, 方位比率	4:3
自动定位	是
触摸屏	是, 电容式
图像调整 ( 对齐校准 )	是
图像呈现模式	
红外图像	是
可见光图像	是
MSX	是
图库	是
画中画	可见光图像上的红外区域
测量	
对象温度范围	-10°C 到 +150°C ( 14 到 302°F )
精确度	额定 25°C (77°F) 时误差为 ±2°C (±3.6°F) 或 2%, 以较高者为准
测量分析	
测温点	开/关
区域	具有最大值/最小值的方框
辐射率校准	是; 毛面、半毛面或半光亮和自定义值
测量校正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 辐射率</li> <li>• 反射表观温度</li> </ul>

<b>设置</b>	
调色板	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 铁红色</li> <li>• 彩虹</li> <li>• 高彩虹</li> <li>• 灰白</li> </ul>
设置命令	单位、语言、日期和时间格式的本地转换
语言	阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语。
<b>照明灯</b>	
输出功率	0.85 W
视场角	60°
<b>服务功能</b>	
热像仪软件升级	使用 FLIR Tools
<b>图像存储</b>	
存储介质	内存存储器至少存储 500 组图像
图像文件格式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准 JPEG</li> <li>• 包含 14 位测量数据</li> </ul>
<b>视频流化</b>	
不含数据红外视频流化	是
可见光视频流化	是
<b>数码相机</b>	
数码相机	640 × 480 像素
可见光相机, 焦点	固定焦点
<b>数据通讯接口</b>	
Wi-Fi	点对点 (对等) 或基础架构 (网络)
USB, 接头类型	USB mini-B : 与 PC 来回传输数据
USB, 标准	USB 2.0
<b>无线电</b>	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准 : 802.11 b/g/n</li> <li>• 频率范围 : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• 最大输出功率 : 15 dBm</li> </ul>
<b>电源系统</b>	
电池类型	可充电锂离子聚合物电池
电池电压	3.7 V
电池工作时间	2 小时
充电系统	在热像仪内充电
充电时间	1.5 小时
外部电源操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流适配器, 90-260 VAC 输入</li> <li>• 5 V 热像仪功率输出</li> </ul>
电源管理	自动关闭
<b>环境数据</b>	
操作温度范围	-10°C 到 +50°C ( 14 到 122°F )
存储温度范围	-40°C 到 +70°C ( -40 到 158°F )

环境数据	
湿度 (工作和存储)	IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) /2 倍使用寿命
相对湿度	95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) 非冷凝
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHS 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类</li> </ul>
无线电频谱	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ETSI EN 300 328</li> <li>• FCC 47 CSR 第 15 部分</li> <li>• RSS-247 第 1 版</li> </ul>
磁场	EN 61000-4-8
电池法规	UL 1642
封装	热像仪外壳和镜头 : IP 40 (IEC 60529)
冲击	25 g (IEC 60068-2-27)
振动	2 g (IEC 60068-2-6)
跌落	2 m (6.6 ft.)
物理数据	
重量 (包括电池)	0.13 kg (0.29 lb.)
尺寸 (长 × 宽 × 高)	125 × 80 × 24 毫米 ( 4.9 × 3.1 × 0.94 英寸 )
三脚架	否
外壳材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聚碳酸酯 (PC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS), 部分覆盖磷酸三苯酯 (TPE)</li> <li>• 铝</li> </ul>
颜色	黑色和灰色
装运信息	
包装类型	硬纸板箱
内容清单	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 线缆</li> <li>• 三脚架</li> <li>• 印刷文档</li> <li>• 小袋</li> <li>• 挂绳</li> <li>• 电源/充电器, 带有欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚适用的插头</li> <li>• 红外热像仪</li> </ul>
包装重量	TBD
包装尺寸	175 × 110 × 105 毫米 ( 6.9 × 4.3 × 4.1 英寸 )
EAN-13	4743254002845
UPC-12	845188014094
原产地	爱沙尼亚


## 用品及附件 :

- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199564; Tripod adapter
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

## 8.7 FLIR C3 (incl. Wi-Fi) Educational Kit

P/N: 72003-0404

Rev.: 41167

 注意	
仅教育机构有资格购买此产品。	
成像和光学数据	
NETD	100 mK
视场角	41° × 31°
最小焦距	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 红外图像：0.15 米 (0.49 英尺)</li> <li>• MSX：1.0 米 (3.3 英尺)</li> </ul>
焦距	1.54 mm (0.061 in.)
空间分辨率 (IFOV)	11 mrad
光圈值	1.1
图像刷新率	9 Hz
调焦	免对焦
探测器数据	
焦平面阵列	非制冷微量热型探测器
光谱范围	7.5-14 μm
探测器间距	17 μm
红外传感器尺寸	80 × 60
图像呈现	
显示屏 (彩色)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.0 英寸</li> <li>• 320 × 240 像素</li> </ul>
显示器, 方位比率	4:3
自动定位	是
触摸屏	是, 电容式
图像调整 (对齐校准)	是
图像呈现模式	
红外图像	是
可见光图像	是
MSX	是
图库	是
画中画	可见光图像上的红外区域
测量	
对象温度范围	-10°C 到 +150°C (14 到 302°F)
精确度	额定 25°C (77°F) 时误差为 ±2°C (±3.6°F) 或 2%, 以较高者为准
测量分析	
测温点	开/关
区域	具有最大值/最小值的方框
辐射率校准	是; 毛面、半毛面或半光亮和自定义值
测量校正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 辐射率</li> <li>• 反射表观温度</li> </ul>



<b>设置</b>	
调色板	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 铁红色</li> <li>• 彩虹</li> <li>• 高彩虹</li> <li>• 灰白</li> </ul>
设置命令	单位、语言、日期和时间格式的本地转换
语言	阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语。
<b>照明灯</b>	
输出功率	0.85 W
视场角	60°
<b>服务功能</b>	
热像仪软件升级	使用 FLIR Tools
<b>图像存储</b>	
存储介质	内存存储器至少存储 500 组图像
图像文件格式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准 JPEG</li> <li>• 包含 14 位测量数据</li> </ul>
<b>视频流化</b>	
不含数据红外视频流化	是
可见光视频流化	是
<b>数码相机</b>	
数码相机	640 × 480 像素
可见光相机, 焦点	固定焦点
<b>数据通讯接口</b>	
Wi-Fi	点对点 (对等) 或基础架构 (网络)
USB, 接头类型	USB mini-B : 与 PC 来回传输数据
USB, 标准	USB 2.0
<b>无线电</b>	
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 标准 : 802.11 b/g/n</li> <li>• 频率范围 : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2400-2480 MHz</li> <li>◦ 5150-5260 MHz</li> </ul> </li> <li>• 最大输出功率 : 15 dBm</li> </ul>
<b>电源系统</b>	
电池类型	可充电锂离子聚合物电池
电池电压	3.7 V
电池工作时间	2 小时
充电系统	在热像仪内充电
充电时间	1.5 小时
外部电源操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流适配器, 90-260 VAC 输入</li> <li>• 5 V 热像仪功率输出</li> </ul>
电源管理	自动关闭
<b>环境数据</b>	
操作温度范围	-10°C 到 +50°C ( 14 到 122°F )
存储温度范围	-40°C 到 +70°C ( -40 到 158°F )

<b>环境数据</b>	
湿度 (工作和存储)	IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) /2 倍使用寿命
相对湿度	95% 相对湿度, +25°C 到 +40°C ( +77°F 到 +104°F ) 非冷凝
EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEEE 2012/19/EC</li> <li>• RoHS 2011/65/EC</li> <li>• C-Tick</li> <li>• EN 61000-6-3</li> <li>• EN 61000-6-2</li> <li>• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类</li> </ul>
无线电频谱	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ETSI EN 300 328</li> <li>• FCC 47 CSR 第 15 部分</li> <li>• RSS-247 第 1 版</li> </ul>
磁场	EN 61000-4-8
电池法规	UL 1642
封装	热像仪外壳和镜头 : IP 40 (IEC 60529)
冲击	25 g (IEC 60068-2-27)
振动	2 g (IEC 60068-2-6)
跌落	2 m (6.6 ft.)
<b>物理数据</b>	
重量 (包括电池)	0.13 kg (0.29 lb.)
尺寸 (长 × 宽 × 高)	125 × 80 × 24 毫米 ( 4.9 × 3.1 × 0.94 英寸 )
三脚架	否
外壳材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聚碳酸酯 (PC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS), 部分覆盖磷酸三苯酯 (TPE)</li> <li>• 铝</li> </ul>
颜色	黑色和灰色
<b>装运信息</b>	
包装类型	硬纸板箱
内容清单	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FLIR C3 教育套件卡, 带有 FLIR Tools+、FLIR ResearchIR Standard (包括打印的许可证密钥) 和教育资源的下载链接。</li> <li>• USB 线缆</li> <li>• 三脚架</li> <li>• 印刷文档</li> <li>• 小袋</li> <li>• 挂绳</li> <li>• 电源/充电器, 带有欧盟、英国、美国、中国和澳大利亚适用的插头</li> <li>• 红外热像仪</li> </ul>
包装重量	TBD
包装尺寸	175 × 110 × 105 毫米 ( 6.9 × 4.3 × 4.1 英寸 )
EAN-13	4743254002852
UPC-12	845188014100
原产地	爱沙尼亚

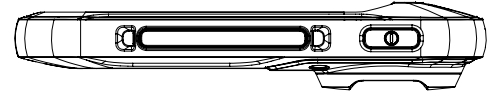
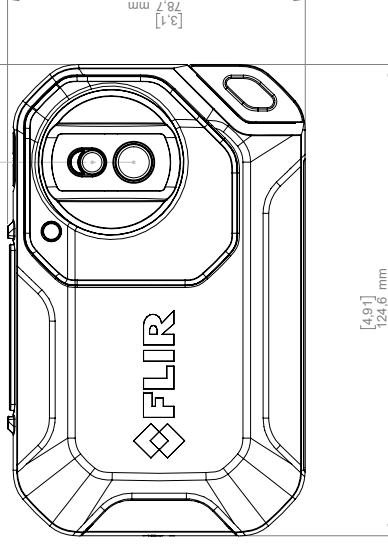
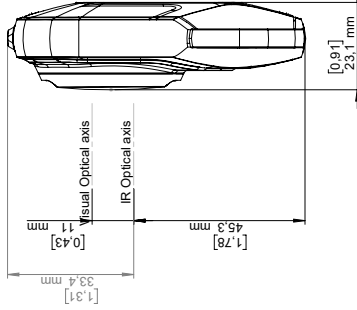
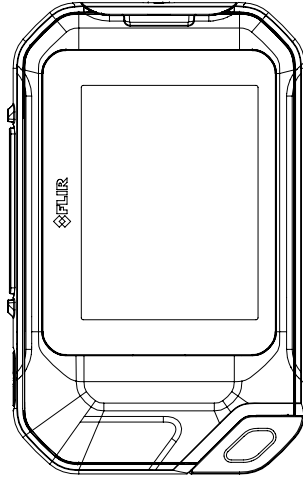
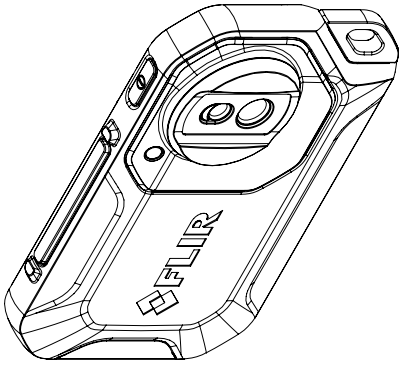
## 用品及附件 :

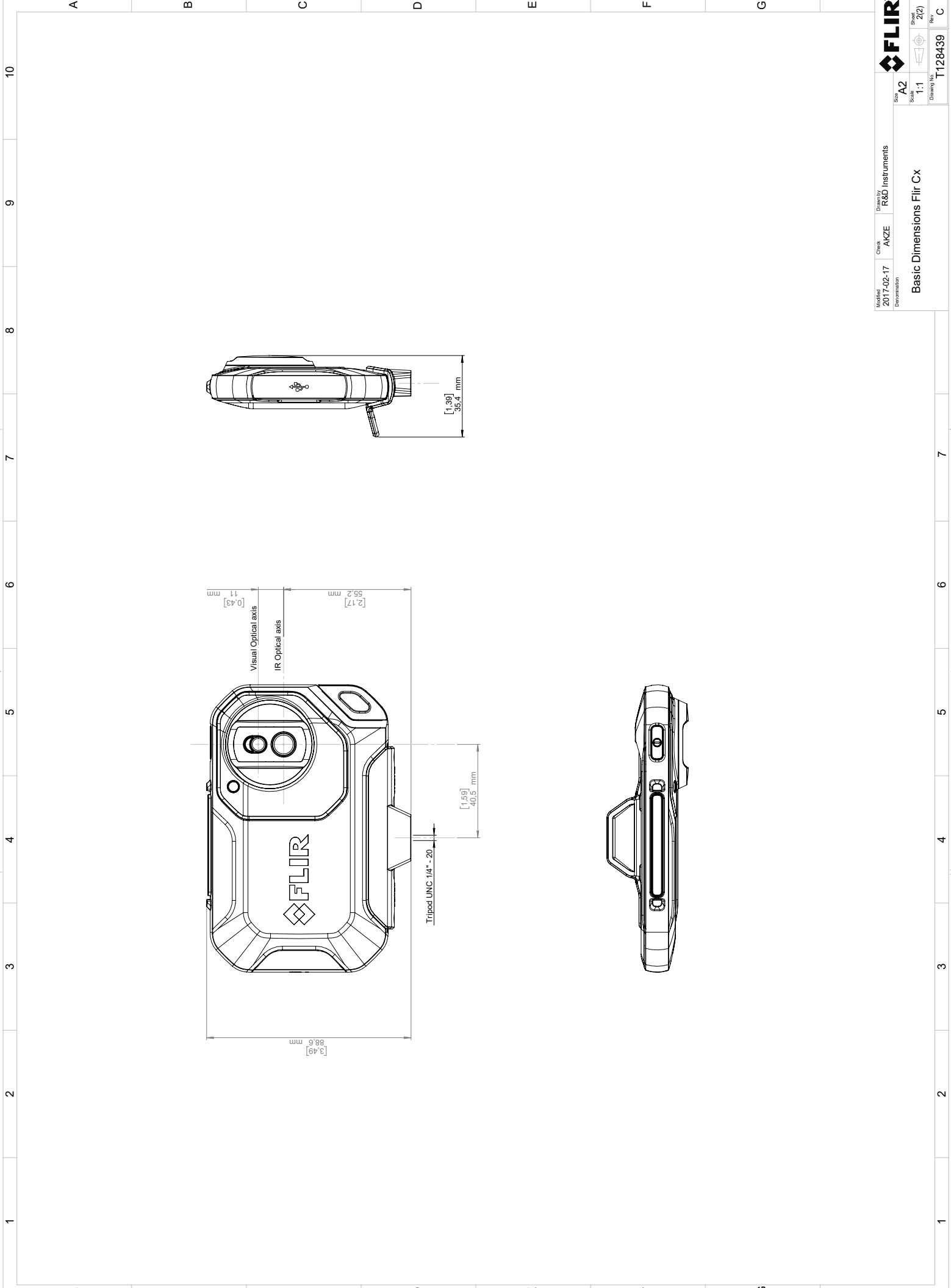
- T198532; Car charger
- T198534; Power supply USB-micro
- T198533; USB cable Std A <-> Micro B
- T199564; Tripod adapter
- T198584; FLIR Tools
- T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
- T199233; FLIR Atlas SDK for .NET

- 
- T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB

[请参见下一页]

Camera with build-in IR lens f=1,54mm



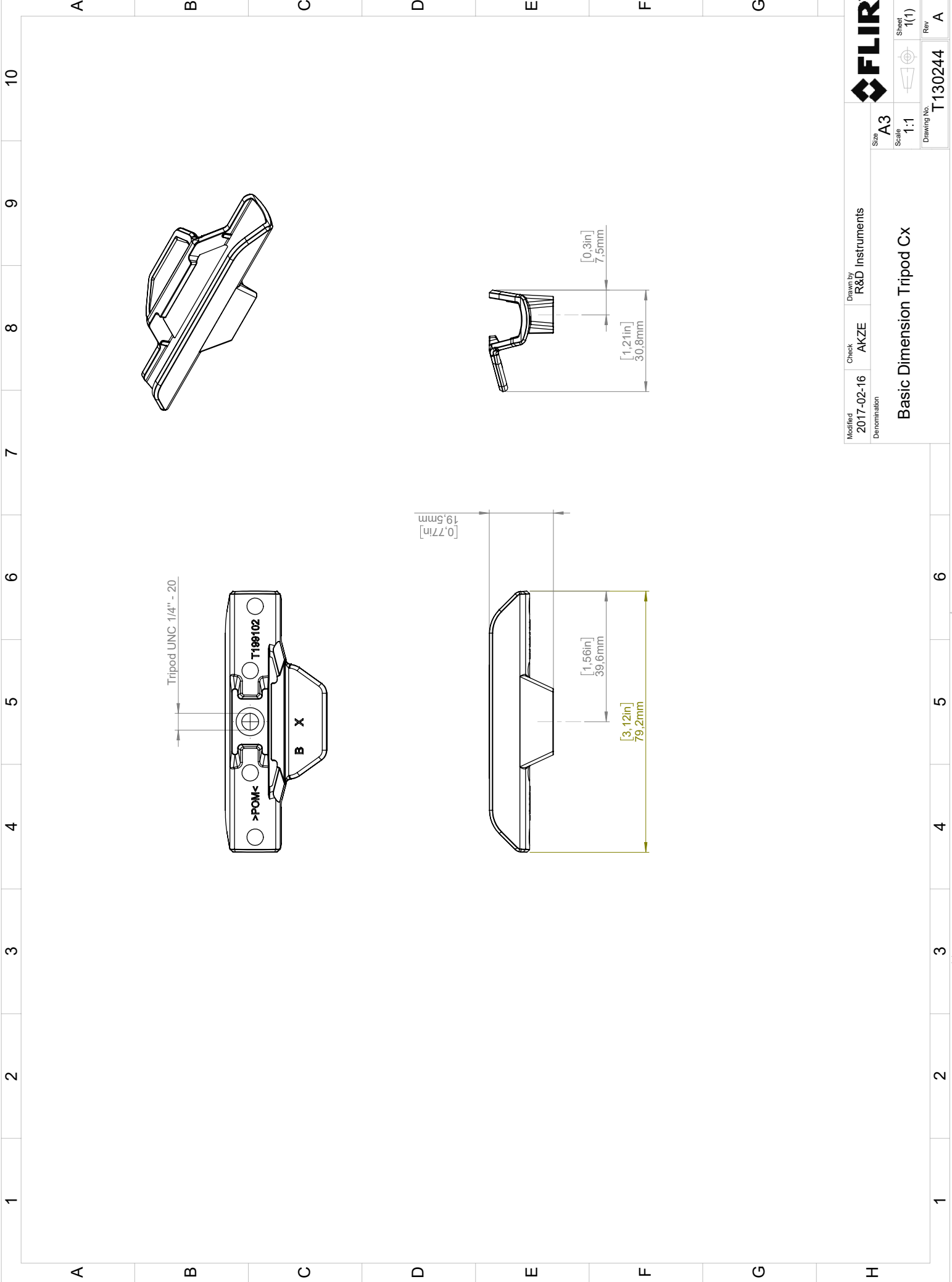


Modified 2017-02-17	Check AKZE	Drawn by R&D Instruments	Size A2
Denomination			Scale 1:1
			Sheet 2(2)
			Drawing No. T128439
			Rev. C

**Basic Dimensions Flir Cx**

© 2012 FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from FLIR Systems, Inc. Specifications subject to change without further notice. Dimensional data is based on nominal values. Products may be subject to regional market considerations. License procedures may apply.

Product may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions. Diversion contrary to US law is prohibited.



Modified	Check	Drawn by	FLIR
2017-02-16	AKZE	R&D Instruments	
Denomination			
Basic Dimension Tripod Cx			Sheet
			1(1)
Size	Scale	Drawing No.	Rev
A3	1:1	T130244	A

[请参见下一页]





The World's Sixth Sense™

March 03, 2017 Täby, Sweden

AQ320226

### CE Declaration of Conformity – EU Declaration of Conformity

Product: FLIR CX -series

Name and address of the manufacturer:

FLIR Systems AB  
PO Box 7376  
SE-187 15 Täby, Sweden

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration: FLIR CX -series.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

#### Directives:

Directive	2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility
Directive	2012/19/EU	Waste electrical and electric equipment
Directive:	2011/65/EU	RoHS
Directive	1999/5/EC	Radio and Telecommunications Terminal Equipment

#### Standards:

Emission:	EN 61000-6-3:2007	Electromagnetic compatibility Emission
	EN 55022:2010/AC:2011	Information Tech Equipment Radio disturbance characteristics
Immunity:	EN 61000-6-2	Electromagnetic compatibility Immunity
	EN 55024:2010	Information Tech Equipment Immunity characteristics
Restricted substances (RoHS):	EN 50581:2012	Technical documentation
Radio:	ETSI EN 300 328	Harmonized EN covering essential requirements of the R&TTE Directive
	ETSI EN 301 893	

**FLIR Systems AB**  
Quality Assurance

Lea Dabiri  
Quality Manager

## 11.1 热像仪的外壳、线缆及其他部件

### 11.1.1 液体

可以使用下列液体中的一种：

- 温水
- 温和的清洁液

### 11.1.2 设备

一块软布

### 11.1.3 步骤

请遵循以下步骤：

1. 用软布蘸取清洁液。
2. 拧干软布，挤去多余的清洁液。
3. 使用软布清洁部件。



小心

切勿将融液或类似液体涂于热像仪、线缆或其他部件上。这会导致损坏。

## 11.2 红外镜头

### 11.2.1 液体

可以使用下列液体中的一种：

- 异丙醇浓度超过 30% 的商用镜头清洁液。
- 96% 浓度的乙醇 (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH)。

### 11.2.2 设备

医用棉



小心

如果使用镜头清洁布，则它必须是干燥的。切勿使用浸有前文 11.2.1 一节中所述液体的镜头清洁布。这些液体可能导致镜头清洁布的材料疏松，进而对镜头表面产生不利影响。

### 11.2.3 步骤

请遵循以下步骤：

1. 用医用棉蘸取清洁液。
2. 拧干软布，挤去多余的清洁液。
3. 医用棉只能使用一次，请勿重复使用。



警告

使用清洁液之前，请确保您阅读了所有适用的 MSDS（材料安全数据表）以及容器上所有的警告标签：清洁液可能有危险。



小心

- 清洁红外镜头时请务必小心。镜头带有一层精密的抗反射涂层。
- 清洁红外镜头切勿过于用力。这可能会伤害抗反射涂层。

## 12.1 潮气和水渍损害

### 12.1.1 一般

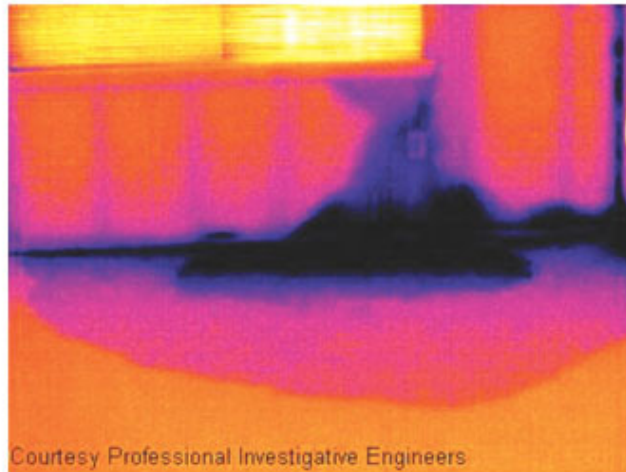
使用红外热像仪可以探测出房屋中的潮气和水渍损害。原因一方面是受损区域的热传导特性不同，另一方面是因为与周围的材料相比，这些地方的热容量不同。

许多因素共同决定了为什么潮气或水渍损害会出现在红外图像。

例如，加热和制冷这些部分的速率会根据材料和一天里时间的不同而有所不同。正是出于这个原因，同时采用其它方式检查潮气和水渍损害是非常重要的。

### 12.1.2 图

下图显示显示了由于窗框安装不当而导致在外表面被水穿透的外墙上的大面积水渍损害。



## 12.2 插座接触不良

### 12.2.1 一般

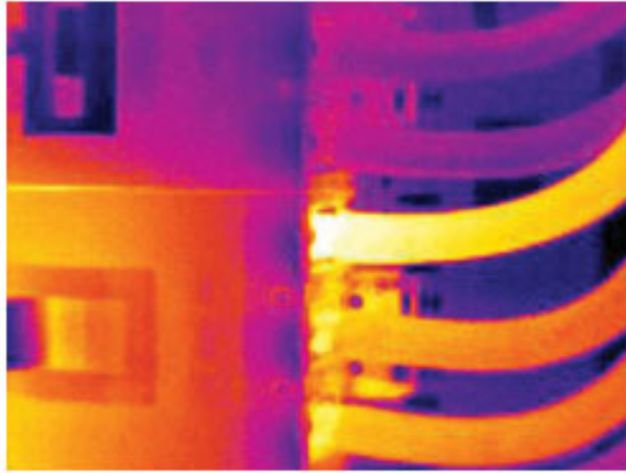
根据插座连接的类型，连接不当的线可以造成局部的温度升高。这样的温度升高是由于接入线和插座的接触点上的接触面积减小而造成的，这样的故障可以造成电气火灾。

不同制造商生产的插座在结构上可能有很大的差异。出于这个原因，插座上不同的故障可能在红外图像上相同的典型特征。

局部的温度升高还可能是由于线和插座的连接不当或负载差异造成的。

### 12.2.2 图

下图显示了由于线与插座的连接在接触不良的位置造成的局部温度升高。



## 12.3 插座被氧化

### 12.3.1 一般

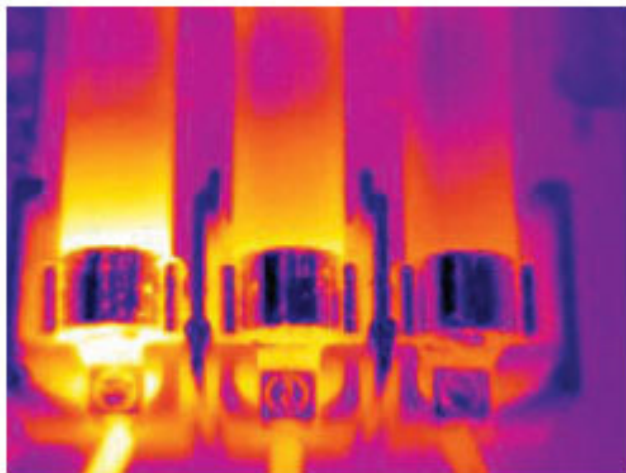
根据插座的类型和安装环境，氧化可能发生在插座的接触表面上。这样的氧化可能导致插座在加载状态下的局部电阻增加，这将在红外图像上表现为局部的温度升高。

不同制造商生产的插座在结构上可能有很大的差异。出于这个原因，插座上不同的故障可能在红外图像上相同的典型特征。

局部的温度升高还可能是由于线和插座的连接不当或负载差异造成的。

### 12.3.2 图

下图显示了一系列的保险丝，其中一个在与保险丝座的接触面上有温度升高。由于保险丝座上的裸露金属，温度的增加在该位置并不可见，而是体现在保险丝的陶瓷部分。



---

## 12.4 保温缺陷

### 12.4.1 一般

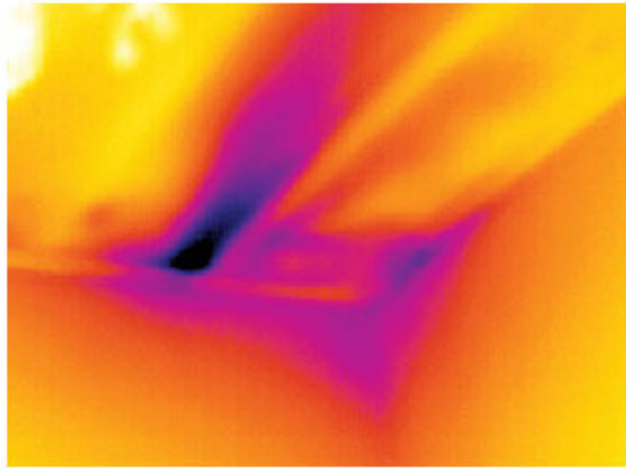
保温缺陷可能是保温层由于随着时间流逝体积减少，因此无法完全充满构架墙中间的空间而造成的。

由于这些保温缺陷与正确安装的保温层相比有着不同的导热特性，并且（或者）显示为该区域空气可以穿透建筑的构架，因此可以使用红外热像仪检查出来。

当您检查一栋建筑的时候，内侧和外侧的温度差异应当为至少 10°C。立筋、水管、水泥柱以及类似的组件在红外图像上可能类似于保温缺陷。较小的缺陷可能也会自然地产生。

### 12.4.2 图

在下图中，屋顶构架中的保温不足。由于保温层的缺失，空气在气压的作用下可以进入屋顶结构，因此会在红外图像上体现为不同特征的外观。



## 12.5 气流

### 12.5.1 一般

气流可以在踢脚板、门和窗周围以及天花线板上方等位置出现。由于较冷的气流会冷却周围的表面，这一类型的气流通常可以通过红外热像仪观察到。

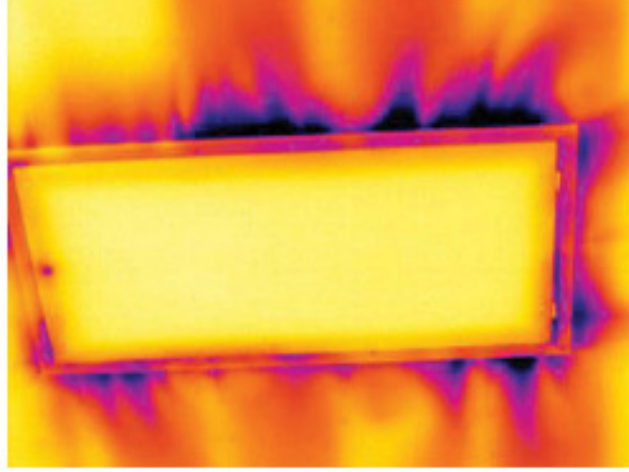
当检查房屋内的气流时，房屋内的气压应当低于大气压。关闭所有门、窗以及换气通道，并在拍摄红外图像前打开厨房的换气扇一段时间。

气流的红外图像通常显示为典型的流线型。您可在下图中清晰地观察到这种流线型的图案。

同时应当注意气流可能被来自地板加热电路的热量所掩盖。

### 12.5.2 图

下图显示了一个天窗由于安装不当造成了强烈的气流。



# 关于 FLIR Systems

FLIR Systems 创立于 1978 年，是高性能红外成像系统的先驱，并在热成像系统的设计、制造和市场营销方面处于世界领先地位，其产品广泛应用于商业、工业和政府等领域。从 1958 年至今，FLIR Systems 收购了五家在红外技术领域具有突出成就的主要公司——瑞典的 AGEMA Infrared Systems ( 以前为 AGA Infrared Systems ) ，三家美国公司 Indigo Systems、FSI 和 Inframetrics ，以及法国公司 Cedip。

自 2007 年以来，FLIR Systems 收购了几家在传感器技术方面处于世界领先地位的公司：

- Extech Instruments (2007)
- Ifara Tecnologías (2008)
- Salvador Imaging (2009)
- OmniTech Partners (2009)
- Directed Perception (2009)
- Raymarine (2010)
- ICx Technologies (2010)
- TackTick Marine Digital Instruments (2011)
- Aerius Photonics (2011)
- Lorex Technology (2012)
- Traficon (2012)
- MARSS (2013)
- DigitalOptics 的微光业务 (2013)
- DVTEL (2015)
- Point Grey Research (2016)
- Prox Dynamics (2016)

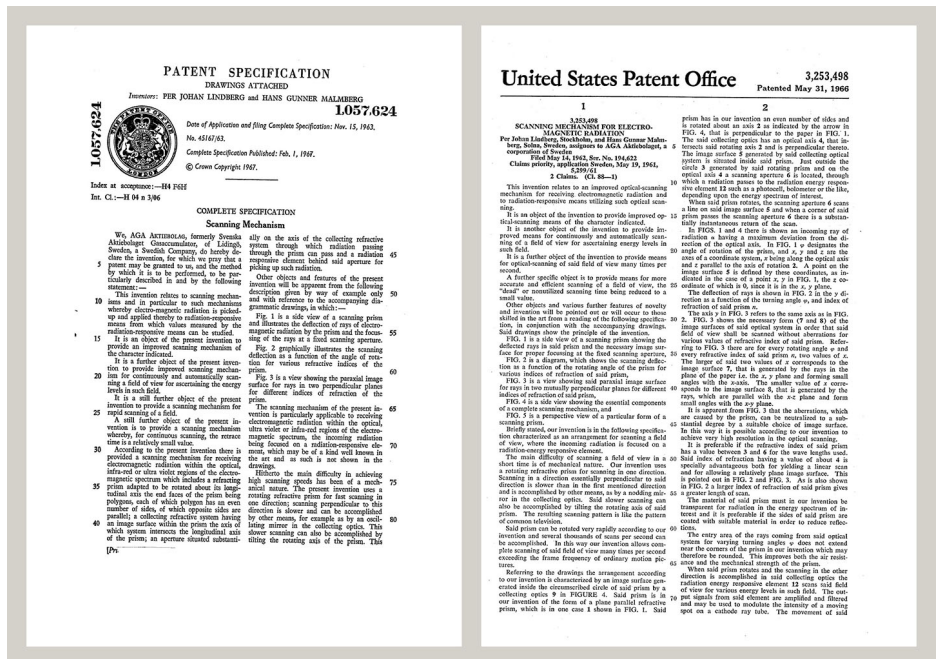


图 13.1 20 世纪 60 年代初期的专利文档

FLIR Systems 在美国拥有三家制造厂（俄勒冈州的波特兰、马萨诸塞州的波士顿、加利福尼亚州的圣巴巴拉），在瑞典拥有一家制造厂（斯德哥尔摩）。自 2007 年起还在爱沙尼亚的塔林拥有一家制造厂。在比利时、巴西、中国、法国、德国、英国、中国香港特别行政区、意大利、日本、韩国、瑞典和美国设有直销办事处，它们与遍布世界各地的代理机构和分销商一起支持着我们的国际客户群。

FLIR Systems 在红外热像仪行业处于创新前沿。我们通过不断改善现有的热像仪和开发新热像仪来预测市场需求。公司在产品设计和开发方面设立了里程碑，如用于工业检测

的第一台电池供电便携式热像仪的引入，第一台非冷却式红外热像仪，而这只是提到的一小部分创新。



图 13.2 1969：Thermovision 661 型。这款热像仪重量大约在 25 千克左右，示波器重 20 千克，三脚架重 15 千克。操作员还需要一个 220 VAC 的发电机组，以及一个装有液氮的 10 升液罐。在示波器的左边，可以看见 Polaroid 配件（6 千克）。



图 13.3 2015：FLIR One，iPhone 和 Android 手机配件。重量：90 克。

FLIR Systems 可以自行生产热像仪系统的所有主要的机械和电子组件。从探测器的设计和制造，到镜头和系统电子器件，再到最终测试和标定，所有生产步骤均是在我们自己工程师的实施监督之下完成的。这些红外专家们的深入专业知识确保了组装成您红外热像仪的所有重要组件的精确度和可靠性。

## 13.1 这不仅仅是红外热像仪

在 FLIR Systems，我们认识到我们的工作不仅仅是生产最好的红外热像仪系统。我们致力于通过为所有红外热像仪系统用户提供最为强大的热像仪和软件组合，使其拥有更高的生产效率。特别值得一提的是，专为预测性维护、研发和流程监控量身定制的软件全部是在内部开发完成的。多数软件在各种语言条件下可用。

我们为所有红外热像仪提供了众多的附件，可以将您的设备用于最为苛刻的红外应用领域。

## 13.2 分享我们的知识

尽管我们的热像仪均采用了对用户非常友好的设计，但是除掌握热像仪的操控外，还需具备许多热成像方面的专业知识。因此，FLIR Systems 建立了红外培训中心 (ITC)，它是一个独立的商业机构，负责提供经过认证的培训课程。参加其中一门 ITC 课程培训，将会赋予您真正的实践学习经验。

ITC 的专业人员还可在您将红外理论应用到实践当中去的时候，为您提供任何可能需要的应用技术支持。

## 13.3 客户支持

FLIR Systems 运营着一个全球范围的服务网络，可使得您的热像仪随时保持运行状态。如果您发现热像仪存在问题，当地的服务中心具有在最短时间内解决所有设备和技术。因此，您无需将热像仪发到世界的另一端，也不用与讲其他语言的人员进行讨论。



术语	定义
传导	由分子间的碰撞引起的热能从一个分子向另一个分子的直接传递
传热速率 <sup>2</sup>	稳态条件下的传热速率与物体的热导率、热量流经的物体截面积以及物体两端间的温差成正比。它与物体的长度或厚度成反比 <sup>3</sup>
入射辐射	从其周围发射到物体的辐射
出射辐射	离开物体表面的辐射，与其原始源无关
反射表观温度	通过目标物体反射到红外热像仪的环境表观温度 <sup>4</sup>
吸收和发射 <sup>5</sup>	物体吸收入射辐射能量的能力总是与发射其自身辐射能量的能力相同
定性热成像	依靠对热图像的分析来揭示是否存在异常现象并查找异常现象位置的热成像技术 <sup>6</sup>
定量热成像	通过温度测量确定异常现象的严重性，从而制定修复优先级的热成像技术 <sup>6</sup>
对流	一种热传递模式，表示流体因重力或其他力而运动，从而将热量从一处传递至另一处
温度	对构成物质的分子与原子的平均动能的测量
热传递方向 <sup>7</sup>	热量将自然而然地从高温物体向低温物体转移，从而将热能从一处传递到另一处 <sup>8</sup>
热梯度	一定距离范围内温度的渐进变化 <sup>4</sup>
热能	构成物体的分子的总动能 <sup>9</sup>
热调谐	将图像颜色放在待分析物体上从而最大化对比度的过程
热量	由于温度差异而在两个物体（系统）间传递的热能
空间分辨率	红外热像仪分辨小物体或细微结构的能力
等温线	使用对比色替换范围内的某些颜色。它标示相同表观温度的间隔 <sup>10</sup>
红外热成像	非接触式热成像设备对热能信息的采集与分析过程
能量守恒 <sup>11</sup>	封闭系统中能量的总值保持不变
表观温度	红外仪器的无补偿读数，包含仪器上的所有入射辐射，与辐射源无关 <sup>12</sup>
诊断	症状的检查，用于确定错误或故障的性质 <sup>13</sup>
调色板	分配不同的颜色以指示特定的表观温度水平。调色板可提供高或低对比度，具体取决于所用的颜色
辐射传热	通过热辐射的发射和吸收进行的热传递
辐射率	物体辐射的能量与同一温度和波长下黑体辐射的能量之比 <sup>4</sup>

2. 傅立叶定律。

3. 这是傅立叶定律的一维形式，在稳态条件下有效。

4. 基于 ISO 16714-3:2016 (en)。

5. 基尔霍夫热辐射定律。

6. 基于 ISO 10878-2013 (en)。

7. 热力学第二定律。

8. 这是热力学第二定律的结果，定律本身更加复杂。

9. 热能是物体内能的一部分。

10. 基于 ISO 18434-1:2008 (en)

11. 热力学第一定律。

12. 基于 ISO 18434-1:2008 (en)。

13. 基于 ISO 13372:2004 (en)。

## 15.1 简介

红外热像仪可对物体身上发射的红外线辐射进行测量和成像。根据辐射与物体表面温度成一函数的原理，热像仪可计算并显示出该温度。

但是，热像仪所测量的辐射值不仅取决于物体的温度，还会随辐射率变化。周围环境也会产生辐射，并在物体中进行反射。物体的辐射以及被反射的辐射还会受到空气吸收作用的影响。

因此，为了精确地测量温度，必须将各种不同辐射源的影响考虑在内。此补偿操作是由热像仪自动联机完成的，但您必须为热像仪提供下列物体参数。

- 物体的辐射率
- 反射表观温度
- 物体与热像仪之间的距离
- 相对湿度
- 大气温度

## 15.2 辐射率

要正确设定的最重要的一个物体参数是辐射率，简而言之，辐射率是通过与相同温度的绝对黑体相比较，来衡量物体辐射量的一个指标。

通常，不同物体材料和表面处理的辐射率范围约从 0.1 到 0.95 不等。高度抛光（镜面）表面的辐射率低于 0.1，而氧化或涂层表面的辐射率要高得多。油类涂料，无论是可见光谱内的何种颜色，其发射的红外线均具有高于 0.9 的辐射率。人体皮肤的辐射率在 0.97 到 0.98 之间。

非氧化金属是完全不透明并且具有高反射性的一个特例，它不会随波长发生显著的变化。因此，金属的辐射率很低 - 它只随温度增大。非金属的辐射率通常要更高，并随温度的增大而减小。

### 15.2.1 测出样本的发射率

#### 15.2.1.1 第一步：确定反射的表观温度

请使用以下两种方式确定反射表观温度：

##### 15.2.1.1.1 方法 1：直接方法

请遵循以下步骤：

1. 根据公式“入射角 = 反射角 ( $a = b$ )”寻找可能的反射源。

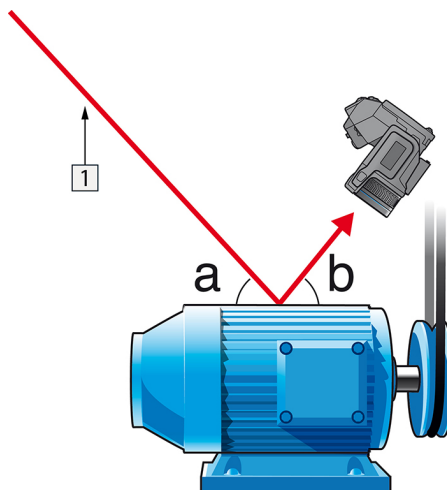


图 15.1 1 = 反射源

2. 如果反射源是一个点光源，可以使用一张硬纸板阻断该光源来改变其性质。

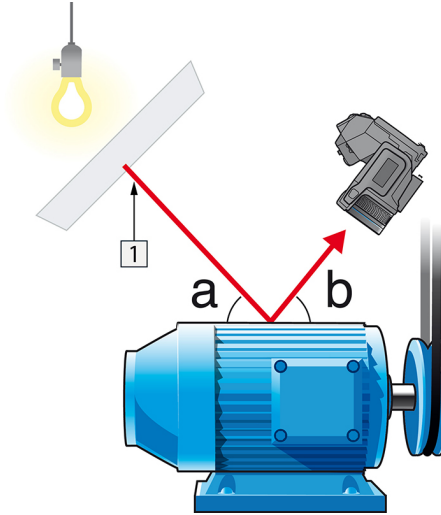


图 15.2 1 = 反射源

3. 使用以下设置测量反射源的辐射强度 (= 表观温度) :

- 发射率 : 1.0
- $D_{obj}$ : 0

您可使用以下两种方法之一测量辐射强度 :

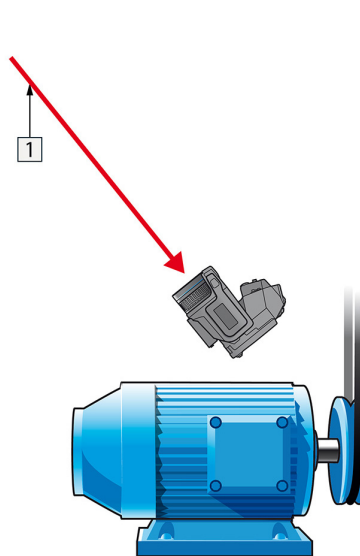


图 15.3 1 = 反射源

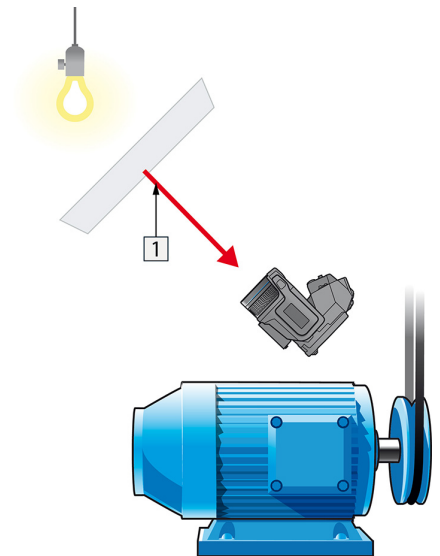


图 15.4 1 = 反射源

不能使用热电偶来测量反射表观温度，因为热电偶测量温度，但表观温度是辐射强度。

#### 15.2.1.1.2 方法 2 : 反射体方法

请遵循以下步骤 :

1. 弄皱一大张铝箔。
2. 展开铝箔并将其贴在一块同样大小的硬纸板上。
3. 将这块硬纸板放在要测量的对象前面。确保带有铝箔的一面对着照相机。
4. 将辐射率设置为 1.0。

5. 测量铝箔的表观温度并记录下来。铝箔被视为最佳发射源，因此其表观温度相当于周围环境的反射表观温度。

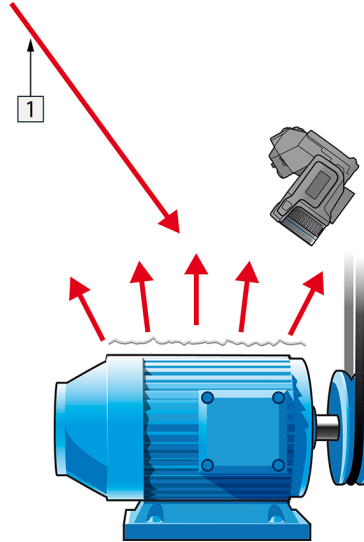


图 15.5 测量铝箔的表观温度。

#### 15.2.1.2 第二步：确定发射率

请遵循以下步骤：

1. 选择放置样本的位置。
2. 根据前面的过程，确定并设置反射表观温度。
3. 在样本上放置一片已知发射率很高的绝缘胶带。
4. 将样本的温度至少加热到高于室温 20 K。加热必须相当均匀。
5. 聚焦并自动调整照相机，冻结照相机中的图像。
6. 调整电平和温宽以获得最佳的图像亮度和对比度。
7. 设置绝缘胶带的发射值（通常是 0.97）。
8. 使用以下测量功能之一测量胶带的温度：
  - 等温线（用于确定温度和样本加热的均匀程度）
  - 点（较简单）
  - 方框平均（适用于表面发射率不同的各种表面）。
9. 记下温度。
10. 将测量功能移至样本表面。
11. 更改发射率设置，直至读出与前面测量温度相同的值。
12. 记下发射率。

注意

- 避免强制对流。
- 寻找不会产生点反射的热稳定环境。
- 使用优质的、不透明并且具有高发射率的胶带。
- 此方法建立在认为胶带和样本表面温度相同的前提下。如果二者不同，则发射率的测量结果不正确。

## 15.3 反射表象温度

这个参数用于补偿对象上反射的辐射。如果辐射率低并且对象的温度相对于其反射的温度相差很多，正确设置这个参数并补偿反射表象温度就显得非常重要了。

## 15.4 距离

这里的距离指的是对象与照相机镜头之间的距离。这一参数用于补偿以下两种情况：

- 
- 来自目标的辐射中被对象和照相机之间的大气所吸收辐射部分。
  - 来自大气本身并被照相机所检测到的辐射。

## 15.5 相对湿度

热像仪还可弥补空气相对湿度对辐射传输造成的局部影响。为此，请将相对湿度设置为正确的值。在短距离和正常湿度的情况下，相对湿度通常可保持为 50% 的默认值。

## 15.6 其它参数

另外，FLIR Systems 的某些热像仪和分析程序允许您补偿以下参数：

- 大气温度 - 即热像仪与目标物体之间的空气温度
- 外部光学器件温度 - 即热像仪前使用的任何外部镜头或窗口的温度
- 外部光学器件透射率 - 即热像仪前使用的任何外部镜头或窗口的透射率

## 16.1 简介

校准热像仪是执行温度测量的先决条件。校准可以提供输入信号与用户要测量的物理量之间的关系。尽管该操作被广泛和频繁地应用，但是“校准”一词仍经常被误解和误用。地方和国家差异以及翻译相关问题也会产生歧义。

术语不明确造成交流困难和翻译错误，由于误解，继而造成测量错误，甚至招致法律诉讼。

## 16.2 定义 - 什么是校准？

国际计量局<sup>14</sup>按以下方式定义校准<sup>15</sup>：

an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication.

校准本身有多种表达形式：语句、校准函数、校准图表<sup>16</sup>、校准曲线<sup>17</sup>、或校准表格。

通常，在上述定义中只有第一步被认为并且被称为“校准”。但是，这样并不（总是）全面。

考虑热像仪的校准步骤，第一步是建立发射辐射（量值）和电气输出信号（指示）之间的关系。校准步骤的第一步包括将热像仪放置在扩展辐射源前方时获得一致（或均一）的响应。

既然我们知道参考源发出辐射时的温度，就可以在第二步中为输出信号（指示）和参考源的温度（测量结果）建立关系。第二步包括漂移测量和补偿。

要获得正确结果，严禁使用温度表示热像仪的校准。热像仪可以探测到红外辐射：因此，首先获得辐射对应，然后找出辐射和温度之间的关系。对于非研发客户使用的测辐射热像仪，不表示辐射：仅提供温度。

## 16.3 FLIR Systems的热像仪校准

如未经过校准，红外热像仪无法测量辐射或温度。FLIR Systems在生产和服务期间对具有测量功能的非制冷型微测辐射热像仪执行校准操作。用户通过专用软件经常校准带有光子探测器的制冷型热像仪。在理论上，用户通过这种软件也能校准常用的手持式非制冷型热像仪。但是，该软件不能提供报告，因此多数用户不使用它。仅用于成像的非测量设备不需要进行温度校准。有时，在比较红外成像或热成像的热像仪与温度记录热像仪（后者为测量设备）时，该操作也在热像仪术语中得到反映。

不论校准是由FLIR Systems执行，还是由用户执行，校准信息都会保存为校准曲线，通过数学函数进行表示。当辐射强度随温度以及物体与热像仪之间的距离而变化时，不同的温度范围和可更换镜头会生成不同的曲线。

## 16.4 用户校准与FLIR Systems直接校准之间的差异

首先，FLIR Systems使用的参考源为自身校准并且可以追踪。这意味着，在FLIR Systems执行校准的各个场所，参考源受独立国家机关的控制。热像仪校准证书就是最好的证明，确认FLIR Systems不仅执行了校准，而且在执行时使用了校准参照。某些用户拥有或使用认可的参考源，但是这些用户为数不多。

14. <http://www.bipm.org/en/about-us/> [Retrieved 2017-01-31.]

15. <http://jcg.m.bipm.org/vim/en/2.39.html> [Retrieved 2017-01-31.]

16. <http://jcg.m.bipm.org/vim/en/4.30.html> [2017年1月31日检索。]

17. <http://jcg.m.bipm.org/vim/en/4.31.html> [2017年1月31日检索。]

其次，还存在技术差异。在执行用户校准时，结果经常（并非总是）不会进行漂移补偿。这意味着，当热像仪内部温度变化时，数值不会将热像仪输出值的可能变化考虑在内。这样会产生更大的不确定性。漂移补偿使用温控室中获得的数据。所有 FLIR Systems 热像仪初次交付给客户时，以及由 FLIR Systems 客户支持中心重新校准时，都会进行漂移补偿。

## 16.5 校准、验证和调整

常见的错误是将校准与验证或调整混淆。实际上，校准是验证的先决条件，它可以确认是否符合特定要求。验证可以对给定项目是否符合规定的要求提供客观依据。要获得验证，请测量已校准和可追踪参考源的定义温度（发射辐射）。表格中记录了包括偏差在内的测量结果。验证证书证明这些测量结果符合规定的要求。有时，公司或组织会提供验证证书并宣称是“校准证书”。

正确的验证 - 以及通过扩展校准和/或重新校准 - 必须遵守有效协议方可实现。该过程不只是将热像仪放置在黑体前方以及检查热像仪输出（例如，温度）是否与原始校准表格相符。人们经常会忘记热像仪无法检测温度，而是检测辐射。此外，热像仪不仅是传感器，还是成像系统。因此，如果允许热像仪“收集”辐射的光学配置质量较差或未对准，则“验证”（校准或重新校准）毫无用处。

例如，我们必须确保选择了黑体和热像仪之间的距离以及黑体空腔的直径，以减少杂散辐射和辐射源尺寸效应。

总结：有效协议必须符合辐射的物理定律，而不仅仅是温度的物理定律。

校准也是调整的先决条件，是在测量系统上执行的一系列操作，使系统提供与所测之给定值一致的规定指示，这些给定值通常从测量标准中获取。简而言之，调整是使仪器能够在其规范内正确测量的一种操作。在日常用语中，在测量装置时广泛使用术语“校准”来代替“调整”。

## 16.6 非均一化校正

当热像仪显示“校准中...”时，表示热像仪根据各个单独的探测器元件（像素）调整偏差。在热成像技术中，这被称为“非均一化校正”(NUC)。这属于偏移更新，且增益保持不变。

欧洲标准 EN 16714-3, Non-destructive Testing—Thermographic Testing—Part 3: Terms and Definitions (无损检测 - 热成像测试 - 第 3 部分: 术语和定义) 将 NUC 定义为“通过热像仪软件执行的图像校正，可针对探测器元件的不同灵敏度以及其他光学和几何干扰进行补偿。”

NUC (偏移更新) 期间，将快门 (内部标记) 置于光路中，并且所有探测器元件暴露在快门发出的相同辐射量中。因此，在理想情况下，探测器元件应发出相同的输出信号。但是，每个元件都有自己的响应，因此，输出并不均一。计算这种与理想结果的偏差，用算术方法执行图像校正，从根本上校正显示的辐射信号。有些热像仪没有内部标记。在这种情况下，必须使用专用软件和外部均一辐射源手动执行偏移更新。

例如，在启动过程中更改量程或环境温度变化时，执行 NUC。有些热像仪也允许用户手动操作快门。这在执行关键测量期间对于尽量减少图像干扰非常重要。

## 16.7 热成像图调整 (热调谐)

某些人将“图像校准”描述为通过调整图像的热对比度和亮度来增强具体图像细节。在此操作期间，使用全部有效颜色 (或主要) 显示感兴趣区的温度，通过这种方法设定温度间隔。该操作的正确术语是“热图像调整”或“热调谐”，或者，在某些语言中是“热图像优化”。您必须在手动模式下执行该操作，否则热像仪将给场景中的最低和最高温度自动设定所示温度间隔的下限和上限。

早在 1800 年，人们对电磁光谱中存在红外线部分已深信不疑。红外光谱（或像通常将其作为一种热辐射形式那样而简称为“红外线”）所具有的独特意义在当前可能不如 Herschel 在 1800 年发现它时那样明显。

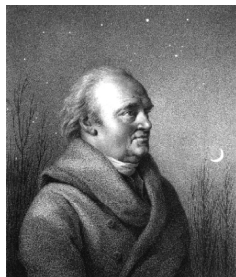


图 17.1 Sir William Herschel (1738–1822)

红外线是在寻找新的光学介质的时候意外地发现的。William Herschel 爵士是英格兰乔治三世时代的皇家天文学家，在发现红外线之前已经因发现天王星而成名。当时他正在寻找一种滤光介质，以减弱在进行日光观测时望远镜中太阳镜像的亮度。在使用各种不同颜色的镜片样本进行测试时，他发现一个有趣的现象：在达到相近亮度减弱效果的前提下，某些样本只通过了阳光的很少热量，而另一些则通过了大量热量以致他仅仅观察了几秒后就感到眼睛受不了。

Herschel 很快就确信有必要进行系统的实验研究，目的在于找到一种不但能达到预期的亮度减弱效果，并且能最大地削减热量的介质。开始实验时，他实际上重做了牛顿的棱镜实验，但重点在于观察光学频谱亮度的热量效应，而不是亮度的视觉分布。他首先用墨水把一个灵敏水银温度计的水银珠染黑，并固定在桌面上，让阳光通过这个棱镜，作为测试光谱中各种颜色热效应的热辐射测试器。其它的温度计，则放置在阳光不能到达的地方，用作比较。

染黑的温度计沿着光谱上颜色而缓慢移动，温度读数从紫端到红端持续升高。这没有丝毫意外，因此意大利的研究者 Landriani 已在 1777 年的类似实验中观察到了基本相同的效应。然而 Herschel 却是第一个意识到必定存在一个点可以通过最大的热量，但局限于光谱可见光部分的测量法并不能确定这个点在哪里。



图 17.2 Marsilio Landriani (1746–1815)

把温度计移动到光谱红端以外的不可知区域时，Herschel 证实热量继续增长。他发现的通过最大热量那一点，在超出红端那边，就是今天所说的“红外波段”部分。

Herschel 公开他的发现时，称电磁光谱中这个新发现的部分为“热光谱”。。而至于这个光谱本身的热辐射，他则有时称为“暗热量”，有时简单的称为“不可见光”。有意思的是，一般人认为术语“红外”是 Herschel 本人首先使用，但事实并非如此。这个词在大约 75 年后才首次出现，直到现在也还不确定谁是始创者。

Herschel 在他最初的实验中使用了棱镜，引发了当时人们关于红外波谱是否真正存在的一些早期争论。另外一些研究者为了证实其研究成果，不加区别地使用了不同类型的对红外线有不同透过程度的玻璃镜片。通过其后期的实验，贺绍尔意识到这种新发现的热辐射线对玻璃镜片的穿透度有限。于是他不得不推断，红外光线大概注定专用于反射性物资（亦即平面镜和曲面镜）。幸运的是，这个推断到 1830 年就被意大利研究者 Melloni 的伟大发现推翻。Melloni 发现，用足够量的天然水晶中含有的天然岩盐 (NaCl) 来制造透镜和棱镜，其对红外线的穿透性极强。研究结果使岩盐在此后的一百年内被认



为是理所当然的红外线光学介质，直到二十世纪三十年代人工合成水晶工艺得到飞速发展才有所改变。



图 17.3 Macedonio Melloni (1798–1854)

而把温度计用作放射线探测器的做法，则直到 1829 年才发生改变。在这一年，Nobili 发明了热电偶。（Herschel 使用的温度计能精确到  $0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，后期有一些温度计能精确到  $0.05\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）。于是就发生了突破性的进展。Melloni 把几个热电偶连成一串，构成了第一个热电堆。这个新仪器比当时用于探测热辐射的最好的温度计至少灵敏 40 倍，能够探测到站在三米以外的人发出的热量。

首个所谓的“热像”在 1840 年成为可能。这得益于红外线发现者的儿子，本身也是著名天文学家的 John Herschel 爵士的研究成果。当把一个热的形象聚焦在一张薄油膜上时，薄油膜不同部位的蒸发稍有差别。根据这一点，从反射光中可以看到热成像，油膜的对光的反应使得人眼可以看到形象。John 爵士同时设法在纸上粗糙地记录这个热成像，称之为“热记录器”。



图 17.4 Samuel P. Langley (1834–1906)

红外线探测仪精度的提高进展缓慢。另一个重大突破是由 Langley 在 1880 年取得的，他发明了测辐射热仪。测辐射热仪的组成如下：一条变黑的薄铂条连接在单臂电桥回路其中一臂上，红外线辐射物聚焦其上，灵敏检流计用于测量回路电流。据说这个仪器能探测到 400 米以外牛身上发出的热量。

英国科学家 James Dewar 爵士率先把液态气体作为低温研究中的冷却剂（比如  $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$  温度下的液态氮）来使用。他在 1892 年发明了独特的真空绝缘容器，令液态气体能够储存达数天。今天用于保存冷热饮的“热水瓶”就是基于他的发明而制造的。

在 1900 到 1920 年间，世界上许多发明家“发现”了红外线。许多探测个人、大炮、飞机、船只乃至冰山的仪器申请了专利权。现代意义上的首批应用系统是在 1914 - 1918 年的一次大战期间开始研制的，当时战争双方都制定了如何将红外线用于军队的计划。这些计划包括针对敌人入侵/侦察、远程温度感应、安全通讯和“飞行鱼雷”导航的实验系统。这个时期的红外线搜寻系统，经测试表明，能够探测到自 1.5 公里（0.94 英里）外逼近的飞机，或者 300 米（984 英尺）外的人。

直到今天，最灵敏的系统都是基于测辐射热仪的原理的。然而在两次世界大战之间却出现两个革命性发展的新红外线探测仪：变象管和光子探测器。开始时，变象管得到来自军事的极大关注，因为它在历史上首次使“黑暗中观看”真正成为可能。然而，变象管的灵敏度受限于附近的红外波长，并且最想搜寻的军事目标（亦即敌方士兵）必须以红外搜

---

寻光束照射。这就必须冒着向拥有类似设备的敌方侦察员暴露我方侦察员位置的危险。因此军事上对于变象管的兴趣最终转淡也是可以理解的。

被称为“主动的”（亦即发射搜寻光束）热成像系统在军事战术上的缺点，促使了此后1939 - 45 二次大战中广泛开展的秘密军事红外研究计划，这些计划围绕具有极高灵敏度的光子探测器，研究是否有可能开发出“被动的”（不发射搜寻光束）系统。期间，军事保密规则完全地防止了红外成像技术发展情况的泄露。这种保密技术直到二十世纪五十年代才被公开，从那时起，才有成熟的热成像设备最终用于民用科学和工业。

## 18.1 简介

对大多数将要使用红外热像仪的用户而言，红外线辐射以及相关的热成像技术仍是一个新话题。在本节中，我们将与您一起探讨热像仪背后的原理。

## 18.2 电磁波谱

电磁波谱可任意划分成许多波长范围，这些波长范围称为波段，由产生和探测辐射的方法加以区分。电磁波谱的不同波段辐射之间没有本质区别。它们全部遵循相同的法则，唯一的区别仅在于波长不同。

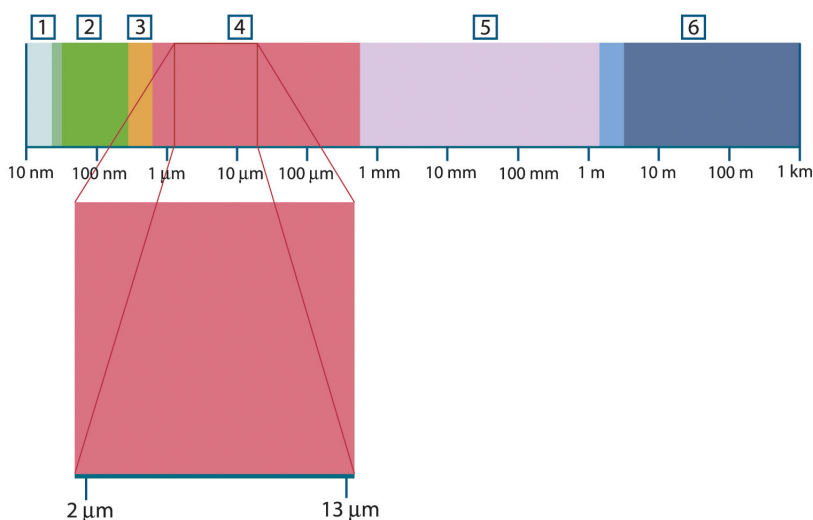


图 18.1 电磁波谱。1：X 射线；2：紫外线；3：可见光；4：红外线；5：微波；6：无线电波。

热像仪使用红外光谱波段。在短波长一端，其界限为深红色的视觉边界。在长波长一端，它与毫米范围内的微波无线电波长融为一体。

红外线波段通常可进一步划分为四个更小的波段，它们的界限也可任意选定。这四个波段是：近红外线波段 (0.75-3 μm)、中红外线波段 (3-6 μm)、远红外线波段 (6-15 μm) 和超远红外线波段 (15-100 μm)。虽然波长以 μm (微米) 表示，但仍可使用其它计量单位来测量此光谱范围内的波长，如纳米 (nm) 和 Ångström (Å)。

不同波长测量单位之间的换算关系如下：

$$10\,000\ \text{Å} = 1\,000\ \text{nm} = 1\ \mu = 1\ \mu\text{m}$$

## 18.3 黑体辐射

黑体是一个可以吸收以任意波长照射在其上的所有辐射的物体。与发射辐射的物体有关的黑体一词由基尔霍夫定律 (以 *Gustav Robert Kirchhoff*, 1824-1887 的名字命名) 阐明，它指出能够吸收任意波长的所有辐射的物体同样能够发射辐射。

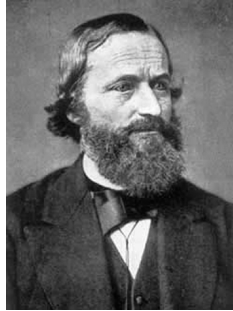


图 18.2 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)

黑体源的结构在原理上非常简单。由不透明吸收材料构成的等温线空腔孔隙的辐射特性几乎可以完全代表黑体的属性。完全辐射吸收体结构原理的实际应用包括一个一侧开有小孔的不透光暗箱。进入孔隙的任何辐射经多次反射被分散和吸收，只有极小一部分可能逸出。孔隙处获得的黑度几乎等于黑体，并且对于所有波长均近乎完全黑体。

通过提供此类等温线空腔及适当的热源，就构成了所谓的“空腔辐射体”。加热到相同温度的等温线空腔可以产生黑体辐射，其特性由空腔温度唯一确定。此类空腔辐射体通常用作实验室温度参照标准中的辐射源，用于标定诸如 FLIR Systems 热像仪之类的温度记录仪器。

如果黑体辐射的温度提高到 525°C 以上，则辐射源开始可见，因此在人眼看来将不再是黑色。这是辐射体的初始赤热温度，随着温度的进一步提高，辐射体随后会变为橙色或黄色。实际上，所谓的物体色温指的是黑体呈现相同外观时必须加热到的温度。

现在让我们研究一下描述黑体发射辐射的三个公式。

### 18.3.1 普朗克定律



图 18.3 Max Planck (1858–1947)

Max Planck (1858–1947) 使用下面的公式来描述黑体辐射的光谱分布：

$$W_{\lambda b} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left( e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)} \times 10^{-6} [\text{Watt} / \text{m}^2, \mu\text{m}]$$

此处：

$W_{\lambda b}$	波长 $\lambda$ 的黑体光谱辐射率。
$c$	光速 = $3 \times 10^8$ m/s
$h$	普朗克常数 = $6.6 \times 10^{-34}$ 焦耳秒。
$k$	玻尔兹曼常数 = $1.4 \times 10^{-23}$ 焦耳/K。
$T$	黑体的绝对温度 (K)。
$\lambda$	波长 ( $\mu\text{m}$ )。

注意 使用系数  $10^{-6}$ ，因为曲线中的光谱辐射以  $\text{Watt}/\text{m}^2, \mu\text{m}$  表示。

根据普朗克公式绘制各种温度下的图形，可得到一系列的曲线。在任意一条普朗克曲线上， $\lambda = 0$  处的光谱辐射率为零，当波长为  $\lambda_{\max}$  时，光谱辐射率迅速增大到最大值，此后在长波长处又趋近于零。温度越高，则出现最大值的波长越短。

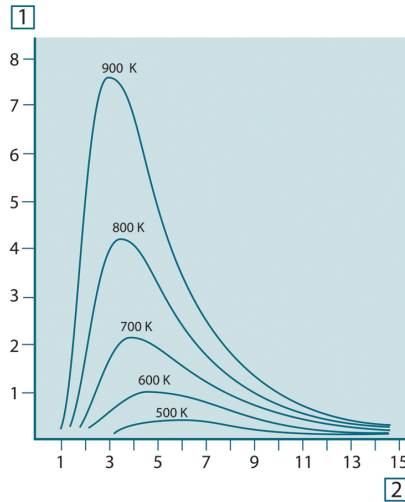


图 18.4 根据普朗克定律，在不同绝对温度下绘制的黑体光谱辐射率。1：光谱辐射率 ( $W/cm^2 \times 10^3$  ( $\mu m$ ))；2：波长 ( $\mu m$ )

### 18.3.2 维恩位移定律

针对  $\lambda$  对普朗克公式求微分并确定最大值，我们可以得出：

$$\lambda_{\max} = \frac{2898}{T} [\mu m]$$

这就是维恩公式 (Wilhelm Wien, 1864-1928)，它以算术形式表达随热辐射体温度的增大，颜色由红色到橙色或黄色变化的常见观测数据。颜色的波长与  $\lambda_{\max}$  计算所得的波长相同。通过应用近似计算  $3000/T \mu m$ ，可得出指定黑体温度的一个有效近似  $\lambda_{\max}$  值。因此，炽热星体如天狼星 (11 000 K)，发射出青白色的光线，在波长为  $0.27 \mu m$  的可见紫外光谱内其光谱辐射率达到峰值。

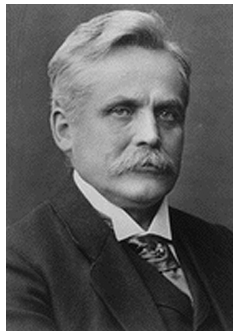


图 18.5 Wilhelm Wien (1864-1928)

太阳 (约 6 000 K) 发射黄色光，在可见光谱中央约  $0.5 \mu m$  处达到峰值。

在室温 (300 K) 下，辐射率在远红外线  $9.7 \mu m$  处达到峰值而在液态氮温度 (77 K) 下微量辐射率在超远红外波长  $38 \mu m$  处达到峰值。

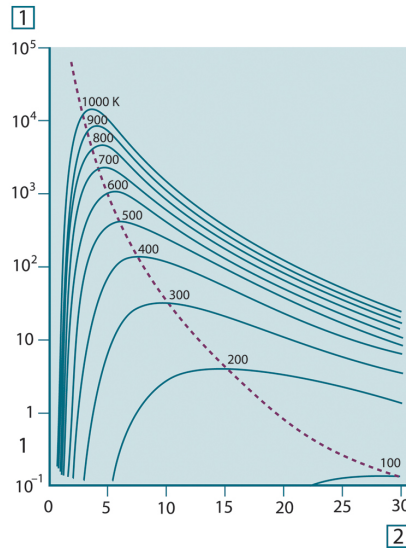


图 18.6 在 100 K - 1000 K 半对数范围内绘制的普朗克曲线。其中虚线表示由维恩位移定律描述的各种温度下的最大辐射率轨迹。1：光谱辐射率 ( $\text{W}/\text{cm}^2 (\mu\text{m})$ )；2：波长 ( $\mu\text{m}$ )。

### 18.3.3 斯蒂芬-玻尔兹曼定律

通过从  $\lambda = 0$  到  $\lambda = \infty$  对普朗克公式求积分，我们得出黑体的总辐射率 ( $W_b$ )：

$$W_b = \sigma T^4 \text{ [Watt}/\text{m}^2\text{]}$$

这就是斯蒂芬-玻尔兹曼公式（以约瑟夫·斯蒂芬 1835–1893 和路德维格·玻尔兹曼 1844–1906 的名字命名），它阐明黑体的总发射功率与其绝对温度的四次方成正比。 $W_b$  在图形中表示特定温度下普朗克曲线下方的面积。可以看到， $\lambda = 0$  到  $\lambda_{\text{max}}$  区间内的辐射率仅为总发射率的 25%，表示位于可见光谱范围内大致的太阳辐射量。



图 18.7 Josef Stefan (1835–1893) 和 Ludwig Boltzmann (1844–1906)

通过使用斯蒂芬-玻尔兹曼公式计算温度为 300 K 及外表面积约为  $2 \text{ m}^2$  下的人体辐射功率，得出值为 1 kW。此功率损失不是一成不变的，还需考虑在与体温相差不远的室温下的周围表面的辐射吸收，当然，还要考虑衣物的影响。

### 18.3.4 非黑体辐射源

迄今为止，我们仅讨论了黑体辐射源和黑体辐射。但是，真实物体在扩展波长范围内几乎从不遵守这些定律——虽然在某些波段内它们可能趋近于黑体行为。例如，某种白色涂料在可见光谱内完全显示为白色，但在波长约  $2 \mu\text{m}$  时则明显变成灰色，而在超过  $3 \mu\text{m}$  时更几乎显示为黑色。

真实物体会受三种作用的影响，使之表现与黑体不同的行为。其中，部分入射辐射  $\alpha$  可能被吸收，部分  $\rho$  可能被反射，部分  $\tau$  可能被透射。由于所有这些因素不同程度地取决于波长，我们使用下标  $\lambda$  来表示其定义中的光谱相关性。因此：

- 光谱吸收比  $\alpha_\lambda$  = 物体吸收的光谱辐射功率与入射辐射功率的比率。

- 光谱反射比  $\rho_\lambda$  = 物体反射的光谱辐射功率与入射辐射功率的比率。
- 光谱透射比  $\tau_\lambda$  = 从物体透射的光谱辐射功率与入射辐射功率的比率。

对于任意波长，这三个系数之和必须始终等于 1，因此我们得出下面的关系式：

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1$$

对于不透明材料， $\tau_\lambda = 0$ ，所以此关系式可简化为：

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

描述物体在特定温度下产生的黑体辐射率的部分  $\varepsilon$ ，还需使用另一个名为辐射比的系数。因此，我们引入下面的定义：

光谱辐射比  $\varepsilon_\lambda$  = 物体发射的光谱辐射功率相对同温 and 同波长下的黑体辐射功率的比率。

用算术方法表示，此定义可表述为物体光谱辐射率与黑体辐射率之比，如下所示：

$$\varepsilon_\lambda = \frac{W_{\lambda o}}{W_{\lambda b}}$$

一般而言，辐射源存在三种类型，它们由随波长变化的光谱辐射方式加以区分。

- 黑体，其  $\varepsilon_\lambda = \varepsilon = 1$
- 灰体，其  $\varepsilon_\lambda = \varepsilon =$  小于 1 的常数
- 选择性辐射体，其  $\varepsilon$  随波长变化。

根据基尔霍夫定律，任意材料在任意指定温度和波长下的物体光谱辐射比和光谱吸收比相等。即：

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$$

从此公式推断，不透明材料的计算公式如下（因为  $\alpha_\lambda + \rho_\lambda = 1$ ）：

$$\varepsilon_\lambda + \rho_\lambda = 1$$

由于高度抛光材料的  $\varepsilon_\lambda$  趋近于零，因此完全反射材料（即完全镜面）的计算公式如下：

$$\rho_\lambda = 1$$

对于灰体辐射源，史蒂芬-玻尔兹曼公式演变成：

$$W = \varepsilon \sigma T^4 [\text{Watt/m}^2]$$

这表明灰体的总辐射功率等于同温下黑体的辐射功率乘以灰体的  $\varepsilon$  值。

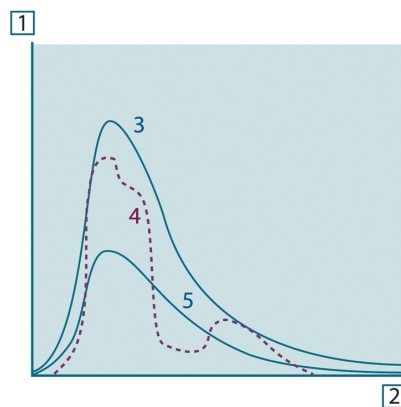


图 18.8 三种辐射源类型的光谱辐射率。1：光谱辐射率；2：波长；3：黑体；4：选择性辐射体；5：灰体。

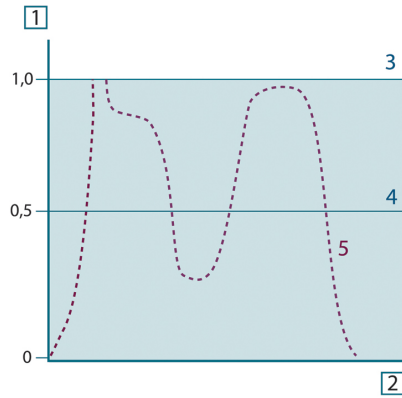


图 18.9 三种辐射源类型的光谱辐射比。1：光谱辐射比；2：波长；3：黑体；4：灰体；5：选择性辐射体。

## 18.4 红外线半透明材料

现在我们研究一下半透明非金属物体，如厚塑料平板。当该平板加热时，其体内产生的辐射必须经材料通向表面，在此过程中部分辐射将被吸收。当到达表面时，部分辐射还会反射回内部。反射回的部分辐射再次被吸收，但其中的一部分会到达其它表面并逸出，而部分辐射再次被反射。虽然此渐进反射过程逐渐变弱，但在计算平板的总辐射率时，所有过程均必须计算在内。将所得几何级数相加，我们得到半透明平板的有效辐射率：

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{(1 - \rho_{\lambda})(1 - \tau_{\lambda})}{1 - \rho_{\lambda}\tau_{\lambda}}$$

如果平板为不透明材料，则此公式可简化成下面的简单公式：

$$\varepsilon_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda}$$

此最终关系式使用起来非常简便，因为相比直接测量辐射比，测量反射比通常要容易得多。



如前所述，在观察物体时，热像仪收到的不仅仅是物体本身的辐射。它还会收集来自周围的、通过物体表面反射的辐射。这两种辐射在某种程度上会被测量路线中的大气削弱。在此过程中，大气本身成了第三种辐射源。

以上对测量情形所作的描述（如下图所示）较真实地反映了实际情况。被忽略的因素包括如大气中的阳光散射，或由视场外的强烈辐射源发出的杂散辐射。此类干扰因素难以度量，幸好在大多数情况下其影响程度可忽略不计。在不可忽略的情况下，对于训练有素的运营商而言，可针对干扰的明显程度进行测量配置。运营商有必要调整测量条件以通过改变观察方向、避开强烈辐射源等来避免干扰。

根据以上描述，我们可使用下图来导出一个公式，用于从经标定的热像仪输出值计算对象温度。

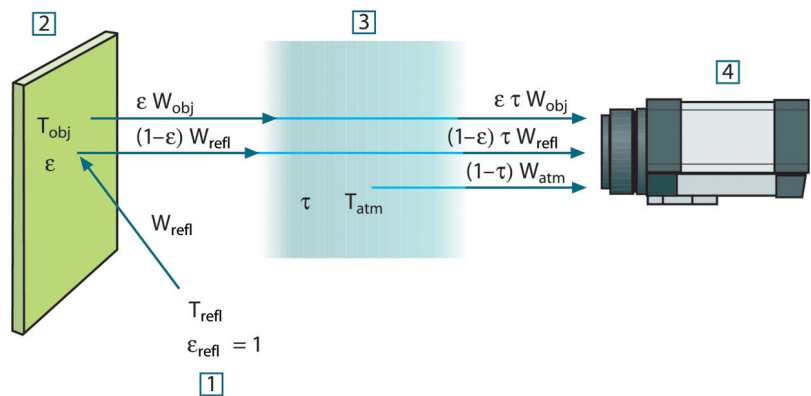


图 19.1 普通热像仪测量条件的图示。1：周围环境；2：物体；3：大气；4：热像仪

假定收到的辐射功率  $W$  来自短距离内的黑体温度源  $T_{source}$ ，它产生的热像仪输出信号  $U_{source}$  属于功率输入（功率线性热像仪）的一部分。我们可以写出下面的方程式 1：

$$U_{source} = CW(T_{source})$$

还有一个简单的注释：

$$U_{source} = CW_{source}$$

此处  $C$  是一个常数。

如果辐射源是一个辐射灰体  $\epsilon$ ，则收到的辐射率应为  $\epsilon W_{source}$ 。

我们现在可以写出三个收到的辐射功率条件：

1. 来自物体的辐射 =  $\epsilon\tau W_{obj}$ ，此处  $\epsilon$  是物体的辐射率， $\tau$  是大气的传输率。物体温度为  $T_{obj}$ 。
2. 周围辐射源的反射辐射率 =  $(1-\epsilon)\tau W_{refl}$ ，此处  $(1-\epsilon)$  是物体的反射比。周围辐射源具有温度  $T_{refl}$ 。

此处假定温度  $T_{refl}$  对于物体表面任意一点所在半球内的所有辐射表面而言均相同。当然这是一个真实情况的简化形式。简化过程对于推导出有效公式是必要的， $T_{refl}$  并且可以（至少从理论上说）被赋值来表示复杂环境的有效温度。

注意我们同时假定周围环境的辐射率 = 1。根据基尔霍夫定律这是正确的。照射在周围表面上的所有辐射最终会被相同的表面吸收。因此辐射率 = 1（尽管最近的讨论要求考虑物体周围的整个球面）。

3. 大气辐射 =  $(1-\tau)\tau W_{atm}$ ，此处  $(1-\tau)$  是大气的辐射率。大气的温度为  $T_{atm}$ 。

收到的总辐射功率现在可以用方程式 2 表达：

$$W_{tot} = \epsilon\tau W_{obj} + (1-\epsilon)\tau W_{refl} + (1-\tau)W_{atm}$$

我们将每个条件乘以方程式 1 的常数 C，并根据相同的方程式将乘积 CW 取代为相应的 U，得出方程式 3：

$$U_{tot} = \varepsilon\tau U_{obj} + (1 - \varepsilon)\tau U_{refl} + (1 - \tau)U_{atm}$$

解答方程式 3 得出  $U_{obj}$  (方程式 4)：

$$U_{obj} = \frac{1}{\varepsilon\tau} U_{tot} - \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} U_{refl} - \frac{1 - \tau}{\varepsilon\tau} U_{atm}$$

这是所有 FLIR Systems 热像仪设备中使用的通用测量公式。公式的电压为：

表 19.1 电压

$U_{obj}$	温度黑体计算所得的热像仪输出电压 $T_{obj}$ ，即可直接转换为实际要求的物体温度的电压。
$U_{tot}$	实际情况下测得的热像仪输出电压。
$U_{refl}$	根据标定得出的温度黑体的热像仪输出电压 $T_{refl}$ 。
$U_{atm}$	根据标定得出的温度黑体的热像仪输出电压 $T_{atm}$ 。

操作员必须提供一系列参数值来进行计算：

- 物体辐射率  $\varepsilon$ ，
- 相对湿度，
- $T_{atm}$
- 物体距离 ( $D_{obj}$ )
- 物体周围的 (有效) 温度，或反射的周围温度  $T_{refl}$ ，以及
- 大气  $T_{atm}$  的温度

此任务对于操作员有时可能很繁重，因为通常没有简单的方式来找到实际情形下的准确辐射率值和大气传输率。如果周围环境不包含大的强烈辐射源，则两种温度通常没有多大问题。

此关系的一个实际问题是：了解这些参数的准确值有多重要？通过观察某些不同的测量情况并比较三种辐射条件的相对量级，可查觉到此问题的存在。这可以提示何时有必要使用哪个参数的正确值。

下图说明了三种不同物体温度、两种辐射率及两种光谱范围：SW 和 LW 的三种辐射来源的相对量级。其它参数具有下列固定值：

- $\tau = 0.88$
- $T_{refl} = +20^{\circ}\text{C}$
- $T_{atm} = +20^{\circ}\text{C}$

显然测量低温相比测量高温更有必要，因为“干扰”辐射源在第一种情形下相对要更强烈。如果物体辐射率也相对较低，则情形会更加复杂。

最后我们解答这样一个问题：在最高标定点上使用标定曲线 (我们称为外推法) 有多重要。假定在某些情况下测得  $U_{tot} = 4.5$  伏。热像仪的最高标定值为 4.1 伏，此值对于操作员未知。因此，即使物体为黑体，即  $U_{obj} = U_{tot}$ ，在将 4.5 伏转换成温度时我们实际上是在外推标定曲线。

现在假定对象不是黑体，它的辐射率为 0.75，透射率为 0.92。我们同时假定方程式 4 的两个条件总计为 0.5 伏。使用方程式 4 计算  $U_{obj}$ ，然后得出  $U_{obj} = 4.5 / 0.75 / 0.92 - 0.5 = 6.0$ 。这是一种特别情形下的外推法，特别是在考虑视频放大器将输出限制在 5 伏的情况下！注意应用标定曲线是一个理论过程，存在电子的或其它方面的限制。我们相信如果热像仪中没有信号限制，并且经标定远超过 5 伏，则所得曲线很可能相同，因为实际曲线外推超过 4.1 伏 (假定标定算法基于辐射物理学，如 FLIR Systems 算法)。当然此类外推法肯定存在限制条件。

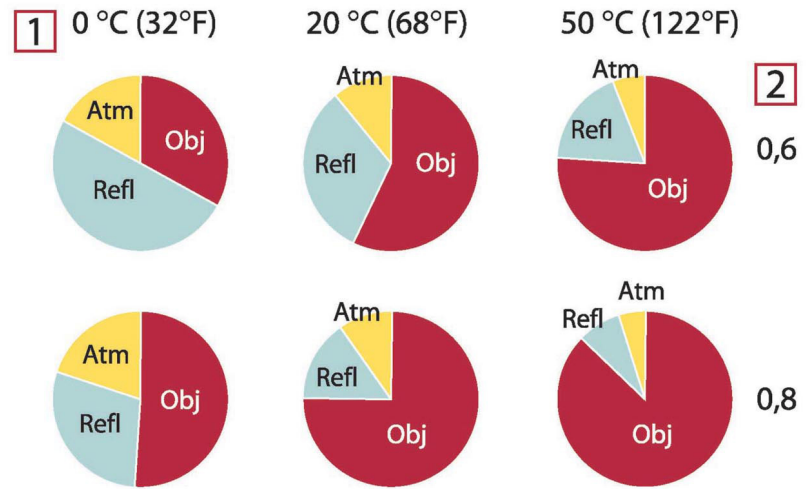


图 19.2 变化的测量条件下辐射源的相对量级 (SW 热像仪)。1：对象温度；2：辐射率；Obj：对象辐射；Refl：反射辐射；Atm：大气辐射。固定参数： $\tau = 0.88$ ； $T_{\text{refl}} = 20^\circ\text{C}$ ； $T_{\text{atm}} = 20^\circ\text{C}$ 。

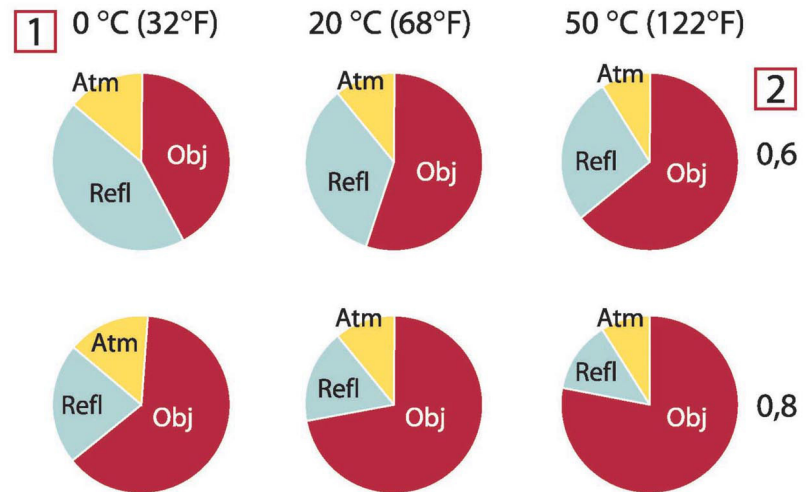


图 19.3 变化的测量条件下辐射源的相对量级 (LW 热像仪) 1：对象温度；2：辐射率；Obj：对象辐射；Refl：反射辐射；Atm：大气辐射。固定参数： $\tau = 0.88$ ； $T_{\text{refl}} = 20^\circ\text{C}$ ； $T_{\text{atm}} = 20^\circ\text{C}$ 。

本节列出的辐射率数据是根据红外线文献资料及 FLIR Systems 的测试数据汇编而成的。

## 20.1 参考材料

1. Mikael A. Bramson: *Infrared Radiation, A Handbook for Applications*, Plenum press, N.Y.
2. William L. Wolfe, George J. Zissis: *The Infrared Handbook*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
3. Madding, R. P.: *Thermographic Instruments and systems*. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.
4. William L. Wolfe: *Handbook of Military Infrared Technology*, Office of Naval Research, Department of Navy, Washington, D.C.
5. Jones, Smith, Probert: *External thermography of buildings...*, Proc. of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of Infrared Technology, June 1977 London.
6. Paljak, Pettersson: *Thermography of Buildings*, Swedish Building Research Institute, Stockholm 1972.
7. Vlcek, J: *Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities at  $\lambda = 5 \mu\text{m}$* . Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
8. Kern: *Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather satellites*, Defence Documentation Center, AD 617 417.
9. Öhman, Claes: *Emittansmätningar med AGEMA E-Box*. Teknisk rapport, AGEMA 1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA 1999.)
10. Mattei, S., Tang-Kwor, E: *Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21 between  $-36^{\circ}\text{C}$  AND  $82^{\circ}\text{C}$* .
11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.
14. Schuster, Norbert and Kolobrodov, Valentin G. *Infrarotthermographie*. Berlin: Wiley-VCH, 2000.

注意 下表中的辐射率值是使用短波 (SW) 热像仪所记录。这些值应被视作推荐值并谨慎加以使用。

## 20.2 辐射率表

表 20.1 T : 全光谱; SW : 2–5  $\mu\text{m}$ ; LW : 8–14  $\mu\text{m}$ , LLW : 6.5–20  $\mu\text{m}$ ; 1 : 材料; 2 : 规格; 3 : 温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ); 4 : 光谱; 5 : 辐射率; 6 : 参考

1	2	3	4	5	6
3M 35 型	乙烯基绝缘胶带 (多种颜色)	< 80	LW	$\approx 0.96$	13
3M 88 型	黑色乙烯基绝缘 胶带	< 105	LW	$\approx 0.96$	13
3M 88 型	黑色乙烯基绝缘 胶带	< 105	MW	< 0.96	13
3M Super 33+ 型	黑色乙烯基绝缘 胶带	< 80	LW	$\approx 0.96$	13
Krylon Ultra-flat black 1602	平光黑	室温最高 175	LW	$\approx 0.96$	12
Krylon Ultra-flat black 1602	平光黑	室温最高 175	MW	$\approx 0.97$	12
Nextel Velvet 811-21 Black	平光黑	-60-150	LW	> 0.97	10 和 11
不锈钢	18-8 类, 800 $^{\circ}\text{C}$ 下氧化	60	T	0.85	2

表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
不锈钢	18-8类, 抛光	20	T	0.16	2
不锈钢	合金, 8% 镍, 18% 铬	500	T	0.35	1
不锈钢	喷砂	700	T	0.70	1
不锈钢	抛光薄板	70	SW	0.18	9
不锈钢	抛光薄板	70	LW	0.14	9
不锈钢	未加工薄板, 局部括花	70	SW	0.30	9
不锈钢	未加工薄板, 局部括花	70	LW	0.28	9
不锈钢	轧制	700	T	0.45	1
冰: 参见“水”					
土壤	充水	20	T	0.95	2
土壤	干燥	20	T	0.92	2
塑料	PVC, 塑胶铺面, 暗哑, 成形	70	SW	0.94	9
塑料	PVC, 塑胶铺面, 暗哑, 成形	70	LW	0.93	9
塑料	纤维玻璃压板 (印刷线路板)	70	SW	0.94	9
塑料	纤维玻璃压板 (印刷线路板)	70	LW	0.91	9
塑料	聚亚安酯隔音板	70	LW	0.55	9
塑料	聚亚安酯隔音板	70	SW	0.29	9
墙纸	细长图案, 浅灰	20	SW	0.85	6
墙纸	细长图案, 红色	20	SW	0.90	6
布料	黑色	20	T	0.98	1
搪瓷		20	T	0.9	1
搪瓷	漆	20	T	0.85-0.95	1
木材		17	SW	0.98	5
木材		19	LLW	0.962	8
木材	刨平	20	T	0.8-0.9	1
木材	刨平橡木	20	T	0.90	2
木材	刨平橡木	70	SW	0.77	9
木材	刨平橡木	70	LW	0.88	9
木材	地面		T	0.5-0.7	1
木材	松木, 4件不同样品	70	SW	0.67-0.75	9
木材	松木, 4件不同样品	70	LW	0.81-0.89	9
木材	白色, 潮湿	20	T	0.7-0.8	1
木材	胶合板, 光滑, 干燥	36	SW	0.82	7
木材	胶合板, 未加工	20	SW	0.83	6
橡胶	柔软、灰色, 粗糙	20	T	0.95	1
橡胶	硬质	20	T	0.95	1
氢氧化铝	石棉粉		T	0.28	1
氧化铜	石棉粉		T	0.84	1
氧化铜	红色, 粉状		T	0.70	1

表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
氧化铝	活性, 粉状		T	0.46	1
氧化铝	纯氧化铝粉		T	0.16	1
氧化镍		1000-1250	T	0.75-0.86	1
氧化镍		500-650	T	0.52-0.59	1
水	冰、光滑	-10	T	0.96	2
水	冰、光滑	0	T	0.97	1
水	冰, 覆盖浓霜	0	T	0.98	1
水	层厚 >0.1 毫米	0-100	T	0.95-0.98	1
水	结晶	-10	T	0.98	2
水	蒸馏	20	T	0.96	2
水	雪		T	0.8	1
水	雪	-10	T	0.85	2
沙			T	0.60	1
沙		20	T	0.90	2
沙岩	抛光	19	LLW	0.909	8
沙岩	粗糙	19	LLW	0.935	8
沥青铺面		4	LLW	0.967	8
油漆	8 种不同颜色和质量	70	SW	0.88-0.96	9
油漆	8 种不同颜色和质量	70	LW	0.92-0.94	9
油漆	塑胶, 白色	20	SW	0.84	6
油漆	塑胶, 黑色	20	SW	0.95	6
油漆	油	17	SW	0.87	5
油漆	油基, 16 种颜色的均值	100	T	0.94	2
油漆	油, 各种颜色	100	T	0.92-0.96	1
油漆	油, 灰亮	20	SW	0.96	6
油漆	油, 灰暗	20	SW	0.97	6
油漆	油, 黑色无光泽	20	SW	0.94	6
油漆	油, 黑色有光泽	20	SW	0.92	6
油漆	钴蓝		T	0.7-0.8	1
油漆	铝, 不同老化期	50-100	T	0.27-0.67	1
油漆	铬绿		T	0.65-0.70	1
油漆	镉黄		T	0.28-0.33	1
润滑油	0.025 毫米薄层	20	T	0.27	2
润滑油	0.050 毫米薄层	20	T	0.46	2
润滑油	0.125 毫米薄层	20	T	0.72	2
润滑油	厚膜涂层	20	T	0.82	2
润滑油	镍基薄层: 仅限镍基	20	T	0.05	2
混凝土		20	T	0.92	2
混凝土	人行道	5	LLW	0.974	8
混凝土	干燥	36	SW	0.95	7
混凝土	粗糙	17	SW	0.97	5
清漆	无光泽	20	SW	0.93	6
清漆	橡木拼花地板	70	SW	0.90	9

表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
清漆	橡木拼花地板	70	LW	0.90-0.93	9
漆	白色	100	T	0.92	2
漆	白色	40-100	T	0.8-0.95	1
漆	粗面镀铝	20	T	0.4	1
漆	耐热	100	T	0.92	1
漆	胶木	80	T	0.83	1
漆	铝表面上喷涂 3 种颜色	70	SW	0.50-0.53	9
漆	铝表面上喷涂 3 种颜色	70	LW	0.92-0.94	9
漆	黑色, 不光滑	100	T	0.97	2
漆	黑色, 暗淡	40-100	T	0.96-0.98	1
漆	黑色, 闪亮, 铁表面喷涂	20	T	0.87	1
灰泥		17	SW	0.87	5
灰泥	干燥	36	SW	0.94	7
灰泥	粗糙石灰	10-90	T	0.91	1
炉渣	锅炉	0-100	T	0.97-0.93	1
炉渣	锅炉	1400-1800	T	0.69-0.67	1
炉渣	锅炉	200-500	T	0.89-0.78	1
炉渣	锅炉	600-1200	T	0.76-0.70	1
焦油			T	0.79-0.84	1
焦油	纸	20	T	0.91-0.93	1
玻璃窗格 (浮法玻璃)	无涂层	20	LW	0.97	14
瓷器	光滑	20	T	0.92	1
瓷器	白色, 闪亮		T	0.70-0.75	1
瓷砖	光滑	17	SW	0.94	5
皮肤	人类	32	T	0.98	2
皮革	鞣制		T	0.75-0.80	1
石棉	地砖	35	SW	0.94	7
石棉	石棉布		T	0.78	1
石棉	石棉板	20	T	0.96	1
石棉	石棉板	20	T	0.96	1
石棉	石棉粉		T	0.40-0.60	1
石棉	纸	40-400	T	0.93-0.95	1
石灰			T	0.3-0.4	1
石膏		17	SW	0.86	5
石膏		20	T	0.8-0.9	1
石膏	未加工石膏板	20	SW	0.90	6
石膏	粗面涂层	20	T	0.91	2
砖	抹灰砖体	20	T	0.94	1
砖	普通	17	SW	0.86-0.81	5
砖	未磨光粗面硅砂	1000	T	0.80	1
砖	氧化铝	17	SW	0.68	5
砖	砖体	35	SW	0.94	7
砖	硅石, 95% SiO <sub>2</sub>	1230	T	0.66	1

表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
砖	硅线石, 33% SiO <sub>2</sub> , 64% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1500	T	0.29	1
砖	磨光粗面硅砂	1100	T	0.85	1
砖	红色, 普通	20	T	0.93	2
砖	红色, 粗糙	20	T	0.88-0.93	1
砖	耐火砖	17	SW	0.68	5
砖	耐火粘土	1000	T	0.75	1
砖	耐火粘土	1200	T	0.59	1
砖	耐火粘土	20	T	0.85	1
砖	耐熔硅砂	1000	T	0.66	1
砖	耐熔菱镁矿	1000-1300	T	0.38	1
砖	耐熔金刚砂	1000	T	0.46	1
砖	耐熔, 强度辐射	500-1000	T	0.8-0.9	1
砖	耐熔, 轻度辐射	500-1000	T	0.65-0.75	1
砖	防水	17	SW	0.87	5
硬橡胶			T	0.89	1
硬纸板	未加工	20	SW	0.90	6
碳	炭粉		T	0.96	1
碳	炭黑	20-400	T	0.95-0.97	1
碳	烛灰	20	T	0.95	2
碳	石墨粉		T	0.97	1
碳	石墨, 经琢磨表面	20	T	0.98	2
粘土	烧制	70	T	0.91	1
红丹		100	T	0.93	4
红丹粉		100	T	0.93	1
纤维板	刨花板	70	SW	0.77	9
纤维板	刨花板	70	LW	0.89	9
纤维板	多孔, 未加工	20	SW	0.85	6
纤维板	硬质, 未加工	20	SW	0.85	6
纤维板	纤维板	70	SW	0.75	9
纤维板	纤维板	70	LW	0.88	9
纸	4 种不同颜色	70	SW	0.68-0.74	9
纸	4 种不同颜色	70	LW	0.92-0.94	9
纸	深蓝		T	0.84	1
纸	白色	20	T	0.7-0.9	1
纸	白色粘结	20	T	0.93	2
纸	白色, 3 种不同光泽	70	SW	0.76-0.78	9
纸	白色, 3 种不同光泽	70	LW	0.88-0.90	9
纸	红色		T	0.76	1
纸	绿色		T	0.85	1
纸	黄色		T	0.72	1
纸	黑漆喷涂		T	0.93	1
纸	黑色		T	0.90	1
纸	黑色, 暗淡		T	0.94	1



表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
纸	黑色, 暗淡	70	SW	0.86	9
纸	黑色, 暗淡	70	LW	0.89	9
聚苯乙烯泡沫塑料	绝缘	37	SW	0.60	7
花岗岩	抛光	20	LLW	0.849	8
花岗岩	粗糙	21	LLW	0.879	8
花岗岩	粗糙, 4 件不同样品	70	SW	0.95-0.97	9
花岗岩	粗糙, 4 件不同样品	70	LW	0.77-0.87	9
金刚砂	粗糙	80	T	0.85	1
钛	540°C 下氧化	1000	T	0.60	1
钛	540°C 下氧化	200	T	0.40	1
钛	540°C 下氧化	500	T	0.50	1
钛	抛光	1000	T	0.36	1
钛	抛光	200	T	0.15	1
钛	抛光	500	T	0.20	1
钢铁	冷轧	70	SW	0.20	9
钢铁	冷轧	70	LW	0.09	9
钢铁	强烈氧化	50	T	0.88	1
钢铁	强烈氧化	500	T	0.98	1
钢铁	抛光	100	T	0.07	2
钢铁	抛光	400-1000	T	0.14-0.38	1
钢铁	抛光薄板	750-1050	T	0.52-0.56	1
钢铁	新轧	20	T	0.24	1
钢铁	新近磨砂	20	T	0.24	1
钢铁	氧化	100	T	0.74	4
钢铁	氧化	100	T	0.74	1
钢铁	氧化	1227	T	0.89	4
钢铁	氧化	125-525	T	0.78-0.82	1
钢铁	氧化	200	T	0.79	2
钢铁	氧化	200-600	T	0.80	1
钢铁	热轧	130	T	0.60	1
钢铁	热轧	20	T	0.77	1
钢铁	生锈, 红色	20	T	0.69	1
钢铁	电解	100	T	0.05	4
钢铁	电解	22	T	0.05	4
钢铁	电解	260	T	0.07	4
钢铁	电解铜, 精抛	175-225	T	0.05-0.06	1
钢铁	粗糙平面	50	T	0.95-0.98	1
钢铁	红锈薄板	22	T	0.69	4
钢铁	表面红锈	20	T	0.61-0.85	1
钢铁	轧制薄板	50	T	0.56	1
钢铁	铺地物	950-1100	T	0.55-0.61	1
钢铁	锻造, 精抛	40-250	T	0.28	1
钢铁	闪亮氧化层薄板	20	T	0.82	1
钢铁	闪亮, 蚀刻	150	T	0.16	1

表 20.1 T : 全光谱 ; SW : 2-5  $\mu\text{m}$  ; LW : 8-14  $\mu\text{m}$  , LLW : 6.5-20  $\mu\text{m}$  ; 1 : 材料 ; 2 : 规格 ; 3 : 温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) ; 4 : 光谱 ; 5 : 辐射率 ; 6 : 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
钢铁	高度生锈	17	SW	0.96	5
钢铁	高度生锈薄板	20	T	0.69	2
钨		1500-2200	T	0.24-0.31	1
钨		200	T	0.05	1
钨		600-1000	T	0.1-0.16	1
钨	丝状	3300	T	0.39	1
钼		1500-2200	T	0.19-0.26	1
钼		600-1000	T	0.08-0.13	1
钼	丝状	700-2500	T	0.1-0.3	1
铂		100	T	0.05	4
铂		1000-1500	T	0.14-0.18	1
铂		1094	T	0.18	4
铂		17	T	0.016	4
铂		22	T	0.03	4
铂		260	T	0.06	4
铂		538	T	0.10	4
铂	条板	900-1100	T	0.12-0.17	1
铂	纯净, 抛光	200-600	T	0.05-0.10	1
铂	线材	1400	T	0.18	1
铂	线材	50-200	T	0.06-0.07	1
铂	线材	500-1000	T	0.10-0.16	1
铅	200 $^{\circ}\text{C}$ 下氧化	200	T	0.63	1
铅	已氧化, 灰色	20	T	0.28	1
铅	已氧化, 灰色	22	T	0.28	4
铅	未氧化, 抛光	100	T	0.05	4
铅	闪亮	250	T	0.08	1
铜	商品铜, 抛光	20	T	0.07	1
铜	废料	27	T	0.07	4
铜	抛光	50-100	T	0.02	1
铜	抛光	100	T	0.03	2
铜	抛光, 商品铜	27	T	0.03	4
铜	抛光, 机械	22	T	0.015	4
铜	氧化	50	T	0.6-0.7	1
铜	氧化成黑色		T	0.88	1
铜	氧化, 黑色	27	T	0.78	4
铜	熔化	1100-1300	T	0.13-0.15	1
铜	电解铜, 抛光	-34	T	0.006	4
铜	电解铜, 精抛	80	T	0.018	1
铜	纯电解铜, 表面精抛	22	T	0.008	4
铜	高度氧化	20	T	0.78	2
铝	HNO <sub>3</sub> 浸泡板	100	T	0.05	4
铝	强烈氧化	50-500	T	0.2-0.3	1
铝	抛光	50-100	T	0.04-0.06	1
铝	抛光板	100	T	0.05	4
铝	抛光薄板	100	T	0.05	2

表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
铝	未加工板	100	T	0.09	4
铝	未加工薄板	100	T	0.09	2
铝	真空镀敷	20	T	0.04	2
铝	粗糙表面	20-50	T	0.06-0.07	1
铝	经阳极化处理, 浅灰, 暗哑	70	SW	0.61	9
铝	经阳极化处理, 浅灰, 暗哑	70	LW	0.97	9
铝	经阳极化处理, 黑色, 暗哑	70	SW	0.67	9
铝	经阳极化处理, 黑色, 暗哑	70	LW	0.95	9
铝	薄板, 4 件不同程度括花的样品	70	SW	0.05-0.08	9
铝	薄板, 4 件不同程度括花的样品	70	LW	0.03-0.06	9
铝	表面粗化	27	10 μm	0.18	3
铝	表面粗化	27	3 μm	0.28	3
铝	铝箔	27	10 μm	0.04	3
铝	铝箔	27	3 μm	0.09	3
铝	铸件, 经强风净化	70	SW	0.47	9
铝	铸件, 经强风净化	70	LW	0.46	9
铝	阳极化薄板	100	T	0.55	2
铝	高度风化	17	SW	0.83-0.94	5
铝铜		20	T	0.60	1
铬	抛光	50	T	0.10	1
铬	抛光	500-1000	T	0.28-0.38	1
银	抛光	100	T	0.03	2
银	纯净, 抛光	200-600	T	0.02-0.03	1
铸铁	600°C 下氧化	200-600	T	0.64-0.78	1
铸铁	抛光	200	T	0.21	1
铸铁	抛光	38	T	0.21	4
铸铁	抛光	40	T	0.21	2
铸铁	未加工	900-1100	T	0.87-0.95	1
铸铁	氧化	100	T	0.64	2
铸铁	氧化	260	T	0.66	4
铸铁	氧化	38	T	0.63	4
铸铁	氧化	538	T	0.76	4
铸铁	液体	1300	T	0.28	1
铸铁	经加工	800-1000	T	0.60-0.70	1
铸铁	铸件	50	T	0.81	1
铸铁	锭铁	1000	T	0.95	1
锌	400°C 下氧化	400	T	0.11	1
锌	抛光	200-300	T	0.04-0.05	1
锌	氧化表面	1000-1200	T	0.50-0.60	1
锌	薄板	50	T	0.20	1

表 20.1 T: 全光谱; SW: 2-5 μm; LW: 8-14 μm, LLW: 6.5-20 μm; 1: 材料; 2: 规格; 3: 温度 (°C); 4: 光谱; 5: 辐射率; 6: 参考 (续)

1	2	3	4	5	6
锡	抛光	20-50	T	0.04-0.06	1
锡	镀锡铁皮	100	T	0.07	2
镀锌铁	抛光薄板	30	T	0.23	1
镀锌铁	氧化薄板	20	T	0.28	1
镀锌铁	薄板	92	T	0.07	4
镀锌铁	高度氧化	70	SW	0.64	9
镀锌铁	高度氧化	70	LW	0.85	9
镀锡铁	薄板	24	T	0.064	4
镁		22	T	0.07	4
镁		260	T	0.13	4
镁		538	T	0.18	4
镁	抛光	20	T	0.07	2
镁粉			T	0.86	1
镍	600°C 下氧化	200-600	T	0.37-0.48	1
镍	亮而不滑	122	T	0.041	4
镍	工业纯, 抛光	100	T	0.045	1
镍	工业纯, 抛光	200-400	T	0.07-0.09	1
镍	抛光	122	T	0.045	4
镍	氧化	1227	T	0.85	4
镍	氧化	200	T	0.37	2
镍	氧化	227	T	0.37	4
镍	电解	22	T	0.04	4
镍	电解	260	T	0.07	4
镍	电解	38	T	0.06	4
镍	电解	538	T	0.10	4
镍	电镀, 抛光	20	T	0.05	2
镍	线材	200-1000	T	0.1-0.2	1
镍	铁表面电镀, 抛光	22	T	0.045	4
镍	铁表面电镀, 未抛光	20	T	0.11-0.40	1
镍	铁表面电镀, 未抛光	22	T	0.11	4
镍铬合金	喷砂	700	T	0.70	1
镍铬合金	线材, 氧化	50-500	T	0.95-0.98	1
镍铬合金	线材, 纯净	50	T	0.65	1
镍铬合金	线材, 纯净	500-1000	T	0.71-0.79	1
镍铬合金	轧制	700	T	0.25	1
雪: 参见“水”					
青铜	多孔, 粗糙	50-150	T	0.55	1
青铜	抛光	50	T	0.1	1
青铜	石棉粉		T	0.76-0.80	1
青铜	磷青铜	70	SW	0.08	9
青铜	磷青铜	70	LW	0.06	9
黄金	抛光	130	T	0.018	1
黄金	精抛	200-600	T	0.02-0.03	1
黄金	高度抛光	100	T	0.02	2

表 20.1 T : 全光谱 ; SW : 2-5  $\mu\text{m}$  ; LW : 8-14  $\mu\text{m}$  , LLW : 6.5-20  $\mu\text{m}$  ; 1 : 材料 ; 2 : 规格 ; 3 : 温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) ; 4 : 光谱 ; 5 : 辐射率 ; 6 : 参考 ( 续 )

1	2	3	4	5	6
黄铜	600 $^{\circ}\text{C}$ 下氧化	200-600	T	0.59-0.61	1
黄铜	80 粒度金刚砂磨砂	20	T	0.20	2
黄铜	抛光	200	T	0.03	1
黄铜	暗淡, 无光泽	20-350	T	0.22	1
黄铜	氧化	100	T	0.61	2
黄铜	氧化	70	SW	0.04-0.09	9
黄铜	氧化	70	LW	0.03-0.07	9
黄铜	磨砂薄板	20	T	0.2	1
黄铜	薄板, 轧制	20	T	0.06	1
黄铜	高度抛光	100	T	0.03	2

---

**A note on the technical production of this publication**

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

**LOEF (List Of Effective Files)**

T501109.xml; zh-CN; AN; 42302; 2017-04-27  
T505552.xml; zh-CN; 9599; 2013-11-05  
T505469.xml; zh-CN; 39689; 2017-01-25  
T505013.xml; zh-CN; 39689; 2017-01-25  
T505799.xml; zh-CN; 39839; 2017-01-30  
T505800.xml; zh-CN; 39839; 2017-01-30  
T505801.xml; zh-CN; 40414; 2017-02-16  
T505816.xml; zh-CN; AH; 41827; 2017-03-31  
T505470.xml; zh-CN; 39513; 2017-01-18  
T505012.xml; zh-CN; 41563; 2017-03-23  
T505007.xml; zh-CN; 39512; 2017-01-18  
T506125.xml; zh-CN; 40753; 2017-03-02  
T505000.xml; zh-CN; 39687; 2017-01-25  
T506051.xml; zh-CN; 40460; 2017-02-20  
T505005.xml; zh-CN; 41563; 2017-03-23  
T505001.xml; zh-CN; 41563; 2017-03-23  
T505006.xml; zh-CN; 41563; 2017-03-23  
T505002.xml; zh-CN; 39512; 2017-01-18